島根原子力発電所2号炉 審査資料		
資料番号	EP-060改44(2)	
提出年月日	令和2年5月14日	

島根原子力発電所2号炉

重大事故等対処設備について

令和2年5月 中国電力株式会社

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

- 1. 重大事故等対処設備について
- 1.1 重大事故等対処設備の設備分類
- 2. 基本設計の方針
- 2.1 耐震性·耐津波性
- 2.1.1 発電用原子炉施設の位置
- 2.1.2 耐震設計の基本方針
- 2.1.3 津波による損傷の防止
- 2.2 火災による損傷の防止
- 2.3 重大事故等対処設備に関する基本方針
- 2.3.1 多様性,位置的分散,悪影響防止等
- 2.3.2 容量等
- 2.3.3 環境条件等
- 2.3.4 操作性及び試験・検査性
- 3. 個別設備の設計方針
- 3.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備
- 3.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備
- 3.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備
- 3.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備
- 3.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備
- 3.6 原子炉格納容器内の冷却等のための設備
- 3.7 原子炉格納容器内の過圧破損を防止するための設備
- 3.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備
- 3.9 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備
- 3.10 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備
- 3.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備
- 3.12 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備
- 3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備
- 3.14 電源設備
- 3.15 計装設備
- 3.16 運転員が原子炉制御室にとどまるための設備
- 3.17 監視測定設備
- 3.18 緊急時対策所
- 3.19 通信連絡を行うために必要な設備
- 3.20 原子炉圧力容器
- 3.21 原子炉格納容器
- 3.22 燃料貯蔵設備
- 3.23 非常用取水設備

3.24 原子炉棟

添付資料 個別設備の設計方針の添付資料

別添資料-1 格納容器フィルタベント系について

別添資料-2 残留熱代替除去系を用いた代替循環冷却の成立性について

別添資料-3 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備について

下線は、今回の提出資料を示す。

別添資料-3

水素爆発による原子炉建屋等の損傷を 防止するための設備について 第53条:水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備

〈目 次〉

- 1. 基本方針
- 1.1 要求事項の整理
- 1.2 適合のための設計方針
- 2. 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備
- 2.1 概要
- 2.2 水素濃度制御設備(静的触媒式水素処理装置)について
- 2.2.1 静的触媒式水素処理装置の設計方針について
 - 添付1 浜岡原子力発電所4/5号機で発生したOG系トラブルについて
 - 添付2 静的触媒式水素処理装置の最高使用温度について
 - 添付3 PAR製作誤差による処理能力への影響
 - 添付4 PARの検査・点検について
 - 添付5 水素処理容量に関する説明について
 - 添付6 PAR周辺機器に対する悪影響防止について
- 2.2.2 原子炉棟の水素濃度解析
 - 添付7 原子炉棟における成層化について
 - 添付8 運用面を考慮した場合の原子炉棟の水素挙動及び対策について
 - 添付9 局所エリアにおける水素爆発防止対策について
- 2.2.3 静的触媒式水素処理装置の性能試験について
 - 添付10 国内容器試験について
 - 添付11 静的触媒式水素処理装置 動作監視装置について
 - 添付12 KALI試験, SNL試験の試験データ適用性について
- 2.3 原子炉建物水素濃度監視設備について
- 2.3.1 原子炉建物水素濃度監視設備の設計方針について
 - 添付13 原子炉建物水素濃度監視設備の適用性について

- 2.4 原子炉ウェル代替注水系(自主対策設備)について
- 2.4.1 原子炉ウェル代替注水系の設計方針について
- 2.4.2 原子炉ウェル代替注水系の効果について
- 2.4.3 原子炉ウェル代替注水による格納容器への影響について
- 2.4.4 原子炉ウェル代替注水系の監視方法について

2.5 参照文献

- 参考資料1 漏えい箇所の選定について
- 参考資料2 燃料取替階大物搬入口及びトーラス室上部ハッチについて
- 参考資料3 PARによる再結合反応の律速段階について
- 参考資料4 GOTHICコードについて
- 参考資料5 重大事故等時に発生が想定されるガス等による被毒について
- 参考資料6 PAR設置箇所の考え方について
- 参考資料7 粒子状物質の触媒性能への影響について

〈概要〉

1. において,設置許可基準規則,技術基準規則の要求事項を明確化するとともに,それら要求に対する島根原子力発電所2号炉における適合性を示す。

2. において,水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備に関する基準適合性について説明する。

1. 基本方針

1.1 要求事項の整理

水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備に関する設置許可基準規則第53条の要求事項並びに当該要求事項に該当する技術基準規則第68条の 要求事項を表1.1-1に示す。

表 1.1-1 設置許可基準規則第 53 条,技術基準規則第 68 条要求事項

設置許可基準規則	技術基準規則	佳耂
第 53 条	第 68 条	浦石
発電用原子炉施設には、炉心の著	発電用原子炉施設には、炉心の著	
しい損傷が発生した場合において	しい損傷が発生した場合において	
原子炉建屋その他の原子炉格納容	原子炉建屋その他の原子炉格納容	
器から漏えいする気体状の放射性	器から漏えいする気体状の放射性	
物質を格納するための施設(以下	物質を格納するための施設(以下	
「原子炉建屋等」という。)の水素	「原子炉建屋等」という。)の水素	
爆発による損傷を防止する必要が	爆発による損傷を防止する必要が	
ある場合には,水素爆発による当該	ある場合には,水素爆発による当該	
原子炉建屋等の損傷を防止するた	原子炉建屋等の損傷を防止するた	
めに必要な設備を設けなければな	めに必要な設備を施設しなければ	
らない。	ならない。	

設置許可基準規則:実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の 基準に関する規則

技術基準規則 : 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則

1.2 適合のための設計方針

炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉建物等の水素爆発による損傷 を防止するために,水素濃度制御設備及び水素濃度監視設備を設置する設計とす る。

水素濃度制御設備としては,原子炉建物4階(燃料取替階)に静的触媒式水素 処理装置(以下,「PAR」という。)を設置し,重大事故等時に原子炉格納容器 (以下,「格納容器」という。)から原子炉棟内に水素ガスが漏えいした場合にお いて,原子炉棟内の水素濃度上昇を抑制し,水素爆発を防止する設計とする。ま た,PARは運転員による起動操作を行うことなく,水素ガスと酸素ガスを触媒 反応によって再結合できる装置を適用し,起動操作に電源が不要な設計とする。 なお,PARの動作確認を行うためにPARの入口側及び出口側に温度計を設置 する設計とする。また,PAR入口温度及びPAR出口温度は,中央制御室にて 監視可能であり,常設代替直流電源設備又は可搬型直流電源設備から給電が可能

⁸

な設計とする。

水素濃度監視設備としては,原子炉棟内に水素濃度計を設置し,想定される事 故時に水素濃度が変動する可能性のある範囲で監視できる設計とする。なお,当 該水素濃度については,中央制御室にて監視可能であり,常設代替交流電源設備 又は可搬型代替交流電源設備から給電可能な設計とする。

これらの設備に加え、水素爆発による当該原子炉建物等の損傷を防止するため の自主対策設備として、ドライウェル主フランジの過温破損を防止し、原子炉棟 への水素漏えいを抑制するために原子炉ウェル代替注水系を設置する。原子炉ウ ェル代替注水系は、重大事故等時に原子炉建物外から代替淡水源(輪谷貯水槽) の水、若しくは海水を大量送水車により原子炉ウェルに注水することでドライウ ェル主フランジを冷却できる設計とする。

2. 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備

2.1 概要

東京電力(株)福島第一原子力発電所事故において発生した水素爆発は,第一 に電源喪失に伴う注水・除熱機能の喪失によって炉心損傷が起こりジルコニウム ー水反応による大量の水素発生に至ってしまったこと,第二に除熱機能の喪失に よって格納容器破損が起こり大量の水素ガスが原子炉建屋に漏えいしてしまった こと,第三に原子炉建屋に漏えいした水素ガスに対する対応手段がなかったこと によって起こったものである。そのため,水素爆発防止のためには,これら3つ の課題に対してそれぞれ対策を施す必要がある。

第一の課題である大量の水素発生の防止については、炉心損傷を防止すること が対策となる。島根原子力発電所2号炉は、設計基準事故対処設備に加えて、重 大事故等が発生した状況において炉心の著しい損傷を防止するために、高圧注水 機能の強化、原子炉減圧機能の強化、低圧注水機能の強化、格納容器冷却機能の 強化等を行い、炉心損傷による大量の水素発生を防止する設計とする。

第二の課題である大量の水素ガスの原子炉建屋への漏えいの防止については, 上述の炉心損傷防止対策を踏まえてもなお,重大事故等時に備え,格納容器の破 損を防止することが対策となる。島根原子力発電所2号炉は,格納容器過温破損 防止設備として格納容器代替スプレイ系,改良EPDM製シール材,原子炉ウェ ル代替注水系,格納容器過圧破損防止設備として格納容器フィルタベント系並び に残留熱代替除去系を設置する設計とする。これらの対策により,原子炉棟への 水素漏えいを抑制し,あるいは原子炉棟を経由せず大気に水素ガスを排出する。

第三の課題である原子炉建屋に漏えいした水素ガスに対する対応手段の確保に ついては、格納容器過温・過圧破損防止対策を踏まえてもなお、格納容器には設 計上漏えい率を考慮していることから、重大事故時に格納容器内で発生した水素 ガスが原子炉棟内に漏えいした場合に備え、原子炉棟内において水素ガスを処理 することが対策となる。島根原子力発電所2号炉は、水素濃度制御設備としてP

3

⁹

ARを原子炉建物4階(燃料取替階)に設置する。この対策により,漏えいした 水素ガスと空気中の酸素を再結合させ,水素爆発リスクを低減する。

なお,格納容器からの異常な漏えいが発生し,大量の水素ガスが原子炉棟に漏 えいしてしまった場合にも,PARは効力を発揮し,水素濃度が可燃限界に至る までの時間を遅らせ,設備の復旧や対応手段の検討に必要な時間の確保に寄与で きる。その間,例えば,格納容器フィルタベント系による格納容器ベントを行う ことで,原子炉棟への水素漏えいを抑制し,PARの効果とあいまって水素濃度 を低減させることが可能である。

以上,第一から第三の課題それぞれに対する対策を施すことにより,福島第一 原子力発電所事故において発生した原子炉建屋の水素爆発を防止する。これらの 対策の関係を図 2.1-1 に整理する。

本章では、島根原子力発電所2号炉の原子炉建物水素爆発防止対策のうち、設置許可基準規則第53条(水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備)に該当する設備の基準適合性を説明する。

最初に第三の課題に対する対策であるPARに関する説明を「2.2 水素濃度制 御設備(静的触媒式水素処理装置)について」で示す。

また,原子炉棟の水素濃度を監視するために,原子炉棟に設置する水素濃度監 視設備に関する説明を「2.3 水素濃度監視設備について」で示す。

さらに、第二の課題に対する自主対策設備である原子炉ウェル代替注水系に関 する説明を「2.4 原子炉ウェル代替注水系(自主対策設備)について」で示す。 原子炉ウェル代替注水系は、重大事故等時にドライウェル主フランジの過温破損 を防止し、原子炉棟への水素漏えいを抑制するために設置するものである。これ はドライウェル主フランジのシール材の高温劣化を防ぐ目的であるが、一方でド ライウェル主フランジシール材を耐環境性に優れた改良EPDM製シール材に変 更する対策も施しており、閉じ込め機能を強化している。したがって、原子炉ウ ェル代替注水系は更なる水素漏えい抑制対策という位置づけであるが、シール材 の熱劣化要因を低減することが可能であり、水素漏えい抑制対策として効果的で ある。 【第一の課題に対する対策】



図 2.1-1 水素対策の観点で整理した深層防護第3層・第4層設備

2.2 水素濃度制御設備(静的触媒式水素処理装置)について

炉心の著しい損傷が発生した場合,格納容器内に水素ガスが蓄積した状況では, 格納容器のフランジ部等を通じて水素ガスが原子炉棟内に漏えいする可能性があ る。原子炉棟内に漏えいした水素ガスは,比重の関係等で原子炉建物4階(燃料 取替階)まで上昇し,原子炉建物4階(燃料取替階)に滞留することが予想され る。福島第一原子力発電所事故においても,格納容器から漏えいした水素ガスが 原子炉建屋内に蓄積し,原子炉建屋オペレーティングフロアを中心として大規模 な水素爆発を起こしている。この事故知見を踏まえて,島根原子力発電所2号炉 の原子炉建物水素爆発防止対策として,原子炉建物4階(燃料取替階)に,水素 濃度上昇を抑制することができるPARを水素濃度制御設備として設置する。

(1) PARについて

静的触媒式水素処理装置PARはPassive Autocatalytic Recombinerの略 であり,触媒反応を用いて可燃性ガス(水素ガス,酸素ガス)を再結合させて, 雰囲気を可燃限界未満に維持する設備である。PARは触媒反応により受動的 に水素処理する設備であり,電源及び起動操作は必要とせず,水素ガス,酸素 ガスがあれば自動的に反応を開始する設備である。

PARは、構造図を図 2.2-1 で示しているとおりハウジングと触媒カートリ ッジで構成されており、PWRやBWRのシビアアクシデント時に発生する水 素対策として世界的に広く採用されている設備である。島根原子力発電所 2 号 炉については、国内BWRプラント適用に向けた被毒物質影響の知見が得られ ている独国のNIS社製PARを採用している。NIS社製PARの納入実績 は表 2.2-1 のとおりである。

なお, N I S 社が製造する P A R は, 国際的な性能試験, さまざまな国の性 能試験をパスしており, 欧米をはじめ世界的に性能が確認されている。



図 2.2-1 静的触媒式水素処理装置(PAR)の構造図

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。



図 2.2-2 PAR写真

No.	国名	発電所名	炉型	備考
1	USA	Indian Point	PWR	
2	USA	Surry	PWR	
3	Germany	Gundremmingen	BWR	
4	Germany	Philippsburg	PWR	
5	Germany	Biblis	PWR	
6	Hungary	Paks	PWR	
7	USA	Vogtle	PWR	
8	Slovenia	KRSKO	PWR	
9	日本	柏崎刈羽	BWR	
10	日本	島根	BWR	
11	Brazil	Angra	PWR	
12	Czech Republic	Temelin	PWR	
13	日本	志賀	BWR	
14	日本	女川	BWR	
15	Spain	Asco	PWR	
16	Ukraine	Zaporizhia	VVER	ロシア型加圧水型原子炉

表 2.2-1 N IS PARの納入実績

(2) PARハウジング

PARのハウジングは図 2.2-1 に構造を示しているが, 箱型のステンレス鋼板によるフレーム構造を採用しており,以下の機能を持っている。

- ・触媒カートリッジを内部に設置すること。
- ・ガスを誘導すること。

PARハウジングは, 触媒カートリッジを水素処理に適切な間隔に保持し, 水素処理に適切なガス流れとなるよう設計されている。

ハウジング前面の点検ハッチは, 触媒カートリッジの点検及び性能試験時に 取外し, 取付けを容易にするものであり, 通常運転時は, 点検ハッチをハウジ ング本体に固定して使用する。

ハウジングに固定されているブラケットは, PAR本体を設置する構造物, 又は支持架台に固定するために用いられる。

ハウジング上部に設置されるフードは、PARの上部に位置する構築物に、 水素処理を行ったPAR出ロガスの排熱が直接当たらないようにするために、 ガス流れ方向を変える役割をもつ。

(3) 触媒

NIS社製PARの触媒はパラジウムであり、基盤となる材料は酸化アル ミニウム(アルミナ)である。概要図を図2.2-1に示しているが、基盤とな る材料をパラジウムの溶液に浸透させてシェル状の触媒を形作っており、直 径約 mmの球状の形をしている。また、疎水コートにより高湿度な雰囲気 から触媒を保護し、水素ガス、酸素ガスが触媒に接触し易くする構造になっ ている。

また、球状に触媒が存在するためカートリッジ内部に隙間空間ができ、さらに触媒が多孔質なため、水素ガスと酸素ガスが触れる表面積が大きいこと が特徴である。さらに、よう素等の触媒性能阻害物質は分子量が大きいこと から拡散が遅く、カートリッジ内部の隙間空間や多孔質の粒子内部に到達し 難いため、触媒全表面が触媒性能阻害物質で覆われ難い構造になっている。 触媒粒の量は、PARの水素処理容量に合わせて調整され、触媒カートリッ ジに充填される。 (4) 触媒カートリッジ

触媒カートリッジは、図 2.2-1 で示す形状をしており、カートリッジ内部 に触媒を充填しており、原子炉建物4階(燃料取替階)の空気と触媒を接触 させるために多数の長穴が開けられている。また、カートリッジが内側の触 媒を保護することで触媒の全表面が触媒性能阻害物質で覆われ難い構造にな っている。この触媒カートリッジには、PARの水素処理容量に合わせた触 媒量が充填される。完成した触媒カートリッジを必要数、適切な間隔でPA Rハウジング内に取付けることでPARは完成品となる。触媒カートリッジ が多いタイプのPARの方が、1台あたりの水素処理容量が多いが、その分 サイズも大きくなる。島根原子力発電所2号炉においては、触媒カートリッ ジがPAR1台につき22枚設置されるPAR-22タイプ(図 2.2-2参照) を採用している。

(5) PARの主要仕様

島根原子力発電所2号炉ではNIS社製PAR(PAR-22タイプ)を採用 しており,表 2.2-2 で主要仕様を示す。

静的触媒式水素処理装置			
種類		触媒反応式	
水素処理容量		約 0.50kg/h/個	
()	忝付5に詳細記載)	(水素濃度4vol%,大気圧,温度100℃)	
	最高使用温度	300°C	
ハウジング			
オオギト	ハウジング		
1111	ブラケット		
	高さ		
寸法	幅		
	奥行		
	質量		
触媒カートリ	ッジ		
材料	外装パーツ		
1-1-1-1 	リベット等小物部品		
	幅		
寸法	高さ		
	厚さ		
皙昰	触媒カートリッジ全質量		
員 単	触媒の充填質量		
カートリッジ枚数		22 枚	
触媒の材料			
基盤材		酸化アルミニウム	
触媒		パラジウム	
表面積			
形状		球状	
直径			

表 2.2-2 主要仕様 (PAR-22タイプ1台)

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

2.2.1 静的触媒式水素処理装置の設計方針について

2.2.1.1 設計方針

PARは、炉心の著しい損傷が発生した場合において格納容器から原子炉棟に 水素ガスが漏えいした際に、原子炉棟の水素濃度の上昇を抑制し、水素爆発を防 止するための設備である。水素ガスの量は事故シナリオに依存するが、重大事故 等対策の有効性評価のシナリオのうち、格納容器過圧・過温破損シナリオにおい て原子炉棟へ漏えいする水素ガスの量を考慮した場合においても、原子炉建物4 階(燃料取替階)の水素濃度を可燃限界未満に抑制できることをPARの設計に おける必要条件としている。これは、炉心損傷に伴う水素発生が想定される事故 シナリオの中で、格納容器圧力・温度が高い値で推移し、かつその状態が格納容 器ベントを実施する約32時間後まで継続することから、格納容器から原子炉棟へ の水素ガスの漏えい量が多くなるためである。

この必要条件を満たした上で、当社は、さらに厳しい条件下での水素漏えいを 想定して、 PARの設置個数・場所の設定を図 2.2.1.1-1 に示すとおり定める。



図 2.2.1.1-1 PARの設計フロー

(1) 水素漏えい条件

水素漏えい条件は表 2.2.1.1-1 に示すとおり,有効性評価結果を踏まえた条件より十分保守的に設定している。

百日 DAD 款卦冬併		【参考】有効性評価を踏まえた条件		
項口	F AK 成訂未件	格納容器ベントケース	RHARケース	
水 末改出昌	AFC*100%相当	AFC*20%相当	AFC*20%相当	
小糸光土里	(約1,000kg)	(約 200kg)	(約 200kg)	
格納容器	100/ /日 (一字)	約1 20/ /日 (县十)	約0.070//日(是十)	
漏えい率	10 /0/ 口 ()) ()) () ()) () ()) () (形 1.3 /0/ 口 (取 八)	新U.0170/口(取入)	
水素漏えい	_	約06時期後	—	
終了時間	(格納容器ベント無し)	₩1 50 時间復	(格納容器ベント無し)	

表 2.2.1.1-1 PAR 設計条件における水素漏えい条件

※AFC:燃料有効部被覆管

① 格納容器漏えい率について

重大事故等時に格納容器圧力が設計圧力を超える場合の格納容器漏えい 率は以下のAEC(Atomic Energy Commission)の式から設定する。重大事 故等時は,格納容器圧力が設計圧力の2倍(以下,「2Pd」という。)を超え ないよう運用するため,2Pdにおける格納容器漏えい率が最大漏えい率とな り,事故時条件として200℃,2Pd,AFC100%相当の水素発生量を想定し た場合におけるガス組成(水素:17%,窒素:16%,水蒸気:67%)を踏ま えるとAECの式から約1.3%/日となるが,さらに過酷な条件として10%/ 日を仮定し,PARを設計する。

(AECの式)

$$L = L_{0} \cdot \sqrt{\frac{(P_{t} - P_{a}) \cdot R_{t} \cdot T_{t}}{(P_{b} - P_{a}) \cdot R_{b} \cdot T_{b}}}$$
L
: 格納容器漏えい率
L_{0}
: 設計漏えい率
P_{t}
: 格納容器内圧力
P_{a}
: 格納容器外圧力
P_{b}
: 格納容器設計圧力
R_{t}
: 事故時の気体定数
R_{b}
: 空気の気体定数
T_{t}
: 格納容器設計温度
T_{b}
: 格納容器設計温度

② 水素発生量について

有効性評価結果を踏まえた条件(大LOCAシナリオ)では,事象発生30 分後に低圧原子炉代替注水系(常設)による原子炉注水を開始し,直ちに炉 心は冷却されるため,発生水素量はAFC20%相当となるが,さらに過酷な 条件として,AFC全量(AFC100%相当(全炉心内のジルコニウム量の 約40%相当))が水素発生の主要因であるジルコニウム-水反応すると仮定 し、PARを設計する。

なお,これらの条件を用いて設定したPAR設計条件は,重大事故等対策 の有効性評価シナリオのうち,格納容器内での水素燃焼による影響に着目し た水素燃焼シナリオと比較しても保守的な設定であることを確認している。

水素燃焼シナリオの評価においては、「実用発電用原子炉に係る炉心損傷 防止対策及び格納容器破損防止対策の有効性評価に関する審査ガイド」に記 載されている「全炉心内のジルコニウム量の75%が水と反応」した場合(水 素発生量約1,900kg)とMAAPコードによる評価結果(水素発生量約200kg) を比較し、格納容器内の酸素濃度や圧力挙動を踏まえ、水素燃焼の観点から 厳しい評価結果となるMAAPコードによる評価結果を用いている。

いずれのケースも格納容器は健全である(200℃, 2Pdを超えない)ことから,格納容器漏えい率は,設計漏えい率を基に,格納容器圧力が2Pdに到達したと仮定して評価した約1.3%/日を下回る。

以上から,水素燃焼シナリオにおける格納容器内の水素発生量は,PAR 設計条件である約1,000kg(AFC100%相当の水素発生量であり,全炉心内 のジルコニウム量の約40%が水と反応した場合の発生量に相当)を上回る約 1,900kgとなる場合もあるが,格納容器漏えい率はPAR設計条件の方が7 倍以上(約1.3%/日に対して10%/日)大きくなる。このため,最終的に原 子炉棟内に漏えいする単位時間あたりの水素量は,PAR設計条件の方が多 くなる。したがって,PAR設計条件は水素燃焼シナリオと比較しても十分 保守的であると判断できる。 2.2.1.2 設計仕様

PARの設計方針に基づき設定したPARの設計仕様を表 2.2.1.2-1 に示す。

項目	仕様
水素処理容量	約 0.50kg/h/個
PAR設置個数	18 個
設置箇所	原子炉建物4階(燃料取替階)

表 2.2.1.2-1 PAR 設計仕様

(1) 水素処理容量について

PARの水素処理容量は、以下の基本性能評価式によって表される。

(PARの基本性能評価式)

$$DR = A \cdot \left(\frac{C_{H2}}{100}\right)^{1.307} \cdot \frac{P}{T} \cdot 3,600 \cdot SF$$
 · · · · · · · (式 2. 2. 1-1)
DR : 再結合効率 (kg/h/個)
A : 定数 ______
C_{H2} : PAR入口水素濃度(vo1%)
P : 圧力(10⁵Pa)
T : 温度(K)
SF : スケールファクタ

(式 2.2.1-1)は、メーカによる開発試験を通じて、温度、圧力、水素濃度等の雰囲気条件をパラメータとした水素処理容量の相関式であり、水素処理容量は単位時間当たりPAR内部を通過し、酸素と結合し水蒸気になる水素の重量を示している。

スケールファクタは、触媒カートリッジの寸法及び間隔を開発当時と同じ とすることを前提とし、開発試験時に使用された触媒カートリッジ枚数(88 枚)に対して、実機で使用するPARの触媒カートリッジ枚数の比として設 定されている。島根原子力発電所2号炉で使用するPARの触媒カートリッ ジ枚数は22枚であり、スケールファクタは「22/88」となる。スケールファ クタの妥当性については「2.2.3 静的触媒式水素処理装置の性能試験につい て」で示す。

これらに以下の条件を想定し、PARの水素処理容量を算出する。

14 20 ・水素濃度 C_{H2}

水素ガスの可燃限界濃度4vol%未満に低減するため、4vol%とする。 ・ 圧力 P

重大事故等時の原子炉棟の圧力は原子炉格納容器からのガスの漏えいに より大気圧より僅かに高くなると考えられるが、保守的に大気圧 (101,325 Pa)とする。

・温度 T

保守的に100℃(373.15 K)とする。

以上により, PAR1個あたりの水素処理容量は,約0.50kg/h/個(水素 濃度4vo1%,大気圧,温度100℃)となる。

(2) PAR設置個数

PARの実機設計においては、PARの設置環境を踏まえ、(式 2.2.1-1) に反応阻害物質ファクタ(F_i)を乗じた(式 2.2.1-2)を用いる。

反応阻害物質ファクタとは,重大事故等時に格納容器内に存在するガス状よう素によるPARの性能低下を考慮したものであり,島根原子力発電所2号炉の実機設計における水素処理容量は,PARの水素処理容量(0.50kg/h/個) に保守的に0.5を乗じ,0.25kg/h/個とする。

なお,ガス状よう素によるPARの性能低下については 2.2.3(5)に詳述する。

(実機設計における性能評価式)

これに表 2.2.1.1-1 で設定した水素漏えい条件を踏まえ,必要個数を以下のとおり算出する。

必要個数 =水素発生量×格納容器漏えい率/24(h/日)/設計水素処理容量 =1,000(kg)×10(%/日)/24(h/日)/0.25(kg/h/個) =16.7個

PARの必要個数は17個以上となり、余裕を考慮して設置個数を18個と 仮設定する。

また, PARの設計方針として原子炉棟内の水素濃度が可燃限界未満になる ようにPARを設置することから, 上記で設定したPAR設置個数に対して評 価を行った。

評価方法

原子炉棟内に漏えいした水素は、比重の関係により原子炉建物4階(燃料 取替階)まで上昇し、原子炉建物4階(燃料取替階)に滞留することが予想 されるため、原子炉建物4階(燃料取替階)に対して評価を実施する。なお、 評価に用いるモデルは、図2.2.1.2-1のとおりである。評価対象の空間内は、 均一に混合するものとして質量及びエネルギーバランスにより、水素濃度及 び温度の時間変化を評価する。



図 2.2.1.2-1 評価モデル

② 評価条件

・機能が要求される状態

重大事故等時で炉心の著しい損傷が発生した場合において,格納容器破損 を防止するための重大事故等対処設備により,炉心損傷後であっても格納容 器の健全性を維持するための措置を講じている。したがって,格納容器の健 全性が維持されることにより,原子炉棟への気体の漏えい率は,格納容器設 計漏えい率(0.5%/day)に維持されることになる。しかしながら,本設備 の機能が要求される状態としては,重大事故等時で不測の事態を考慮し,格納容器設計漏えい率を大きく上回る格納容器漏えい率(10%/day)の状態で水素が原子炉棟へ漏えいする事象を想定する。

- ・水素低減性能に関する評価条件
 - PARについては、以下の条件で評価する。
 - ・水素処理容量:0.5kg/h/(1個当たり)

・個数:18

本評価に使用するその他の条件を表 2.2.1.2-2 に示す。

分類	項 目	単位	条件
原子炉格納容	原子炉格納容器容積	m^3	12,600
奋禾件	忠定俗利谷菇禰んい卒	%/ day	10
	[注 注 定	kPa [gage]	853.179 (2Pd)
原子炉格納容	温度 水素濃度	vol%	200
器内雰囲気条 <u></u> 仕	酸素濃度	vol%	0
	窒素濃度	vol%	16
	水蒸気濃度	vol%	67
	空間容積(原子炉建物4階(燃料取替階))	m ³	41,300
	初期温度 初期広志(上伝広)		40
建物条件	初期注刀 (入気注) 如期職実濃度	KPa [gage]	10_47
	初期容素濃度	vo1%	13.47 73.24
	初期水蒸気濃度	vol%	7.29
	外気温	°C	40
放熱条件	放熱面積	m^2	7,000
	熱通過率	W∕m²∕K	5.03
	起動水素濃度	vol%	1.5
PAR条件	起動酸素濃度	vo1%	2.5
	反応阻害物質ファクタ	—	0.5

表 2.2.1.2-2 評価条件

③ 評価結果

原子炉建物4階(燃料取替階)の水素濃度の時間変化を図2.2.1.2-2に, 原子炉建物4階(燃料取替階)の雰囲気温度の時間変化を図2.2.1.2-3に, 原子炉建物4階(燃料取替階)からのガスの流出量の時間変化を図2.2.1.2-4 に示す。

原子炉建物4階(燃料取替階)の雰囲気温度は、格納容器からのガスの漏 えいにより上昇するが、外気への放熱とのバランスにより、一時的に約43℃ の一定値に近づく。原子炉建物4階(燃料取替階)の水素濃度は、格納容器 から漏えいする水素により上昇するが、約12時間後に1.5vol%に到達する と、PARによる水素の再結合処理が開始し、水素の再結合による発熱で雰 囲気温度がさらに上昇する。原子炉建物4階(燃料取替階)からのガス流出 量は、雰囲気温度の上昇率に応じて膨張した気体分だけ増加するが、雰囲気

²³

温度が一定値に近づくにつれて,格納容器からのガスの漏えい量である約 0.06kg/sに近づく結果となる。雰囲気温度は,格納容器からの漏えいエネル ギー,水素の再結合による発熱及び外気への放熱量のバランスにより,一定 値に近づく傾向がみられる(168時間後において,約57℃)。一方,雰囲気 の水素濃度は,格納容器からの水素の漏えい量,水素の再結合処理量及び原 子炉建物4階(燃料取替階)からの水素の流出量のバランスにより,最大値 2.8vo1%となった後,減少に転じる結果となっている。

以上より, PAR18 個の設置により,本評価条件において,原子炉建物4 階(燃料取替階)の水素濃度を可燃限界である 4vol%未満に低減でき,原子 炉棟の水素爆発を防止することができる。



図 2.2.1.2-2 原子炉建物 4 階(燃料取替階)の水素濃度の時間変化



図 2.2.1.2-3 原子炉建物4階(燃料取替階)の雰囲気温度の時間変化

²⁴



図 2.2.1.2-4 原子炉建物 4 階(燃料取替階)からのガス流出量の時間変化

(3) PAR設置箇所

炉心の著しい損傷が発生し,原子炉格納容器内に水素が蓄積した状態では, 原子炉格納容器のフランジ部等を通じて水素が原子炉棟内に漏えいする可能 性がある。原子炉棟内に漏えいした水素は,比重の関係で原子炉建物4階(燃 料取替階)まで上昇し,原子炉建物4階(燃料取替階)に滞留することが予想 される。

PARは、水素が最も蓄積されると想定される原子炉建物4階(燃料取替階) に設置する。PAR設置箇所の考え方の詳細は参考資料6に示す。

設置箇所の平面図を図 2.2.1.2-5,断面図を図 2.2.1.2-6 に示す。

なお、PARの動作状況を監視することができるようPARに温度計を設置 する(添付11)。

【考慮事項】

- ・耐震性確保のため、支持構造物に十分な強度をもって固定できる箇所に設置する。
- ・十分に性能を発揮できるよう, PARの給排気に十分な空間が確保できる 箇所に設置する。
- ・結合反応時に発生する熱の影響により、PARの周囲に安全機能を損なう 設備がないことを確認する。
- ・定期検査等において、通行や点検作業の支障とならない箇所に設置する。

(4) 設置箇所・個数の決定

設置個数は(3)設置箇所の方針に基づき,2.2.2の原子炉棟の水素濃度解析 により,PARの設置位置を模擬し,原子炉棟の水素濃度が可燃限界未満と なること,水素濃度に偏りがないことを確認し18個とする。

図2.2.1.1-1に示す「③PAR必要個数の算出及び④設置場所の選定」は、 「2.2.1.2(2) PAR設置個数」に示すとおり、原子炉建物4階(燃料取替階) が可燃限界未満になるPAR必要個数を決定し、「2.2.1.2(3) PAR設置箇所」 に示すとおり、PARによる気流の撹拌効果及び施工性を踏まえて配置を決 定する。しかしながら、この時点では原子炉建物4階(燃料取替階)を1点 のモデルとした簡易評価結果による設置個数及び配置の決定であるため、仮 決定の位置付けとなる。この仮決定結果をインプット条件とし、流動解析に より「空間水素濃度に偏りはないか」及び「空間水素濃度は可燃限界未満を 維持できるか」を確認し、「③PAR必要個数の算出及び④設置場所の選定」 の仮決定結果が妥当であるかを示し、最終決定する設計フローとする。設置 位置の妥当性については、「2.2.2 原子炉棟の水素濃度解析」でPARの設置 位置をモデル化した解析に示す。

これらの検討の結果, PARは, 図 2.2, 1.2-5 及び図 2.2.1.2-6 に示すとおりに設置する。

20 26 図 2.2.1.2-5 設置箇所 平面図

図 2.2.1.2-6 設置箇所 断面図

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

浜岡原子力発電所4/5号機で発生したOG系トラブルについて

浜岡原子力発電所4号機及び5号機で気体廃棄物処理系(以下「OG系」とい う。)の水素濃度が上昇する事象が発生したが,推定原因として,製造段階での触 媒担体(アルミナ)のベーマイト化及びシロキサンの存在が挙げられており,2 つの要因が重畳した結果,OG系の排ガス再結合器触媒の性能低下に至ったもの と報告されている。これに対し,PARの触媒は,製造段階でアルミナのベーマ イト化が大きく進行する可能性が無いことを確認した。このことから,浜岡原子 力発電所4号機,5号機OG系排ガス再結合器で発生したような,触媒の水素処 理性能が大きく低下するような事象が発生することは無いと考えられる。

以下に,浜岡原子力発電所で起きた事象概要,推定原因,PAR触媒への対応 の必要性について示す。

- 1. 浜岡原子力発電所OG系水素濃度上昇事象の概要
 - (1) 浜岡原子力発電所5号機の事象(平成20年11月5日発生) 調整運転開始後にOG系で系統内の水素濃度が上昇する事象が確認され, 同系統内の希ガスホールドアップ塔A塔にて温度上昇が確認されたため,原 子炉を手動停止した。本事象の原因調査と対策検討を実施し,調整運転を再 開し,出力を一定保持していたところ,OG系で水素濃度の上昇を示す警報 (設定値2vo1%)が点灯し,その後も水素濃度が上昇傾向を示したことから, 原子炉を手動停止した。
 - (2) 浜岡原子力発電所4号機の事象(平成21年5月5日発生)
 - 調整運転開始後,出力を一定保持していたところ,OG系で系統内の水素 濃度の上昇を示す警報(設定値2vol%)が点灯し,水素濃度が可燃限界(4 vol%)を超えたため,原子炉を手動停止した。
- 浜岡原子力発電所OG系水素濃度上昇事象の推定原因

水素濃度上昇の原因となる排ガス再結合器触媒の性能低下に関して,以下の二 つの要因が確認された。

(1) 触媒の特性に起因する性能低下

排ガス再結合器触媒の概略製造工程を図1*に示す。平成8年以降,触媒の 製造工程において脱塩処理のために行う温水洗浄の時間を長くしたことによ り,触媒のアルミナ(酸化アルミニウム:Al₂O₃)基材の結晶形態に変化が生 じ,ベーマイト(水和アルミニウム酸化物:Al0(OH)又はAl₂O₃・H₂O)とな る割合が多くなっているという特性が認められた。また,ベーマイトが多い 触媒は,プラントの運転に伴い,アルミナ表面に添着された白金の活性表面 積が減少することを確認した(図2*)。



図2 ベーマイトが多い触媒における白金の活性表面積の減少(イメージ図)

(2) 触媒性能阻害物質による性能低下

実機から取り出した触媒の成分を分析した結果,触媒の性能を低下させる シロキサン(有機ケイ素化合物)が触媒の表面に存在していることが認めら れた。シロキサンの使用状況を調査した結果,4号機においては平成18年以 降に,5号機では平成19年以降に低圧タービン等で使い始めた液状パッキン に含まれており、シロキサンが液状パッキンから揮発することで排ガス再結 合器に流入する可能性があることが確認された。

また、液状パッキンを用いた再結合器の模擬試験から、温水洗浄時間の長い触媒ほどシロキサンによる触媒の性能低下の影響が大きいことや、触媒の 温度が上昇するとシロキサン重合物が酸化し、膜が切れ、白金の活性表面積 が増加するため、触媒の性能が回復することも確認された(図3^{*})。

> 23 29



※ 図1~3は参考文献1より引用

3. PAR触媒への対応の必要性について

浜岡原子力発電所4号機,5号機OG系排ガス再結合器の触媒の水素処理性能 が大きく低下した事象は、アルミナのベーマイト化及びシロキサンの存在という 2つの原因が重畳した結果発生した。このことから、2つの原因のうちどちらか 1つの原因が該当しなければ、同様の事象は起きないと考えられ、以下の確認結 果から、浜岡原子力発電所4号機、5号機OG系排ガス再結合器で発生したよう な、触媒の水素処理性能が大きく低下するような事象が発生することは無いと考 えられる。

(1) 触媒の比較

浜岡原子力発電所4号機、5号機で使用されているOG系排ガス再結合器の 触媒とPARの触媒の比較を表1に示す。触媒の種類は、セラミック触媒と金 属触媒で異なっており、触媒貴金属も異なる。OG系排ガス再結合器で使用さ れている触媒は、ニッケルクロム合金を基材としてその上にアルミナを添着さ せた板状の担体を用いているのに対し、PARの触媒は、球状アルミナを担体 として使用しており、形状も異なる。ただし、触媒の担体であるアルミナにつ いては、両者ともにッアルミナを使用している。

項目	PAR	OG系排ガス再結合器
種類	セラミック触媒	金属触媒
触媒貴金属	パラジウム	白金
担体	γアルミナ	yアルミナ (ベーマイト含む)
製造時の温水洗浄の有無	無し	有り

表1 PARとOG系ガス再結合器触媒の比較

(2) 触媒の製造プロセスの比較

浜岡原子力発電所OG系の水素濃度上昇事象に対する原因調査において,触 媒の特性に起因する性能低下として,以下の知見(アルミナのベーマイト化) が得られている。

- ・ベーマイトを多く含む触媒については、使用履歴や触媒毒であるシロキサンの影響により、触媒性能が低下しやすい
- ・ベーマイトが多く含まれた要因は、触媒の製造プロセスにおいて、温水洗 浄の時間を長くしていた

浜岡原子力発電所OG系排ガス再結合器の触媒とPARの触媒の製造プロ セスの比較を表2に示す。OG系排ガス再結合器の触媒は,製造プロセスにお いて,応力腐食割れ対策として脱塩素処理のため温水洗浄

を施しており、この温水洗浄の時間を長くしたために、ベーマ イトに変化する量が増えたと推定されている。通常の触媒では、応力腐食割れ 対策を考慮する必要がないことから温水洗浄の工程は必要なく、PARの触媒 に関しても、温水洗浄の工程は無い。

このため, 製造段階において, PARの触媒担体(アルミナ)のベーマイト 化が大きく進行する可能性は無い。



表2 触媒の製造プロセスの比較

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

(3) 触媒の成分分析

上記(2)に記載した理由から、PARの触媒について、アルミナのベーマイト化が大きく進行する可能性は無いが、過去に、NIS社製PARの触媒に対してX線回折(XRD)分析、熱重量分析を実施し、成分分析により触媒中のベーマイトの有無について確認を行っている。成分分析の結果、PARの触媒に有意なベーマイト成分は含まれておらず、アルミナのベーマイト化は進行していなかった。

(4) シロキサンの影響について

浜岡原子力発電所4号機,5号機OG系排ガス再結合器の触媒の水素処理性 能が大きく低下した事象の原因の一つとして,有機シリコン系シール材に含ま れるシロキサン(有機ケイ素化合物)の存在が報告されている。成分分析の結 果より,PARの触媒については、ベーマイトが検出されなかったため、アル ミナのベーマイト化及びシロキサンの存在という2つの原因が重畳せず,同様 の事象が発生することは無いと考えられる。また、過去にシロキサンの触媒性 能への影響についても試験を行っており、密閉空間内でPAR触媒をシロキサ ン試薬に曝露し、曝露後の再結合反応による温度上昇時間を確認することによ り、水素処理性能への影響を確認している。試験の結果、シロキサン曝露有無 による水素処理性能に有意な差はなかった。このことからPAR触媒はシロキ サンによる被毒の影響を受けないことが確認されている。

> 26 **32**

静的触媒式水素処理装置の最高使用温度について

1. はじめに

PARの最高使用温度は 300℃に設定している。以下に、その考え方について 示す。

2. 最高使用温度の考え方

最高使用温度は、設置許可基準規則において次のように定義されている。

設置許可基準規則第二条第2項第三十九号

「最高使用温度」とは、対象とする機器、支持構造物又は炉心支持構造物がその主たる機能を果たすべき運転状態において生ずる最高の温度以上の温度であって、設計上定めるものをいう。

設置許可基準規則第 53 条(原子炉建屋等の水素爆発防止対策)の基準適合の ための設計方針として,原子炉建物4階(燃料取替階)にPARを設置する。当 社としては,原子炉棟の水素爆発を防止するために,原子炉建物4階(燃料取替 階)の水素濃度を可燃限界未満に抑えることを設計方針としており,水素濃度を 4vo1%以下に抑制することが,静的触媒式水素処理装置の主たる機能である。

よって、PARは、水素濃度によって温度が異なることが判っているため、主たる機能を果たすべき運転状態の最大水素濃度4vol%における温度を最高使用 温度と定義する。

最高使用温度 300℃の設定理由

PARの設置位置は原子炉建物4階(燃料取替階)で水素再結合反応により発 熱するため、雰囲気水素濃度の上昇により温度も上昇する。PARの設置目的は 原子炉建物の水素爆発防止であるため、水素ガスの可燃限界濃度である4vol% 時におけるPARの温度300℃を最高使用温度とする。

最高使用温度 300℃の設定については, Sandia National Laboratory で行われ た試験(SNL試験)及び, OECD/NEAの THAI Project で行われた試験(THA I試験)を参照している。

- 3.1 SNL試験
 - (1) 試験概要

N I S 社製 P A R (P A R - 22) を用いた S N L 試験の試験装置概要を図 1, 試験に用いた P A R を図 2 に示す。



図1 SNL試験 試験装置概要



図2 SNL試験 試験用PAR概要

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

(2) 試験結果と最高使用温度 300℃の妥当性

試験結果を図3に示す。本試験は試験装置の水素濃度とPAR出入口の温度 差ΔTの関係を示している。この結果を参照すると、水素濃度4vol%のとき のPAR出入口の温度差は174℃となる。ここで周囲温度を重大事故時の原子 炉建物4階(燃料取替階)環境を踏まえ、保守的に100℃とすれば排ガスの温 度は274℃となり、最高使用温度の300℃を下回る結果となる。



図3 SNLで行われた試験結果(PAR温度と水素濃度の関係)

3.2 THA I 試験

(1) 試験概要

THAI試験はOECD/NEAのTHAI Projectにて、各メーカのPARの性能の確認のため実施された試験である。試験装置及び試験体の概要を図4に示す。



本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

29 **35** (2) 試験結果と最高使用温度 300℃の妥当性

図5 試験体の温度計測点

図5に示すとおり、THAI試験ではPAR各部の温度を測定しており、 PARの最高使用温度を設定するうえでは、PAR内部を通過するガス温度 のうち、触媒の反応熱が加味される触媒通過後の排気温度を考慮する。

試験では,注入口から水素を供給して試験装置内の水素濃度を上昇させた 後,水素供給を停止して試験装置内の水素濃度を低下させ,PAR各部の温 度の時間変化を確認している。図6はPAR入口水素濃度と各部温度の時間 変化を示したもので,図7は各部の温度履歴をPAR入口水素濃度に対して 図示したものである。

試験開始から115~130分の水素濃度が一定の時は,発熱量は変わらず温度 は変化しない。水素濃度上昇時は反応熱が増加するが,各部の熱容量等の影響により温度上昇は遅れる。また,水素濃度低下時は反応熱が低下するが, 各部の放熱速度等の影響により温度低下は遅れる傾向にある。

図6及び図7より,ガス温度の中でも高い温度で推移している測定点 でも,水素濃度4vol%の温度は水素濃度低下時においても 300℃ を下回っていることが分かる。

したがって、島根原子力発電所2号炉に設置するPARの最高使用温度を 300℃とすることは妥当と考えられる。
図6 PAR温度及び入口水素濃度の時間変化

図7 PAR温度及び入口水素濃度の関係

PAR製作誤差による処理能力への影響

PARは水素ガスと酸素ガスが触媒効果により再結合して水素処理する装置で あるため、水素処理性能は、内部を通過する水素量(流量)と触媒自体の性能及 びガス流れと触媒の接触面積によって決まってくる。PARの水素処理性能は、 開発段階から様々な試験によって確認されており、現在のPARの製造メーカで は開発時から以下に示す製造上の確認項目を原則として変更していない。したが って、表1に示す仕様や製造方法が共通である開発段階からの様々な試験結果が 利用可能であり、様々な試験結果を踏まえて決定された性能評価式に基づく水素 処理性能は確保できると考える。

性能因子	確認項目	確認方法				
触媒性能	触媒製造時の品質管理 触媒の劣化	 ・封入される触媒の粒径,触媒表面積の確認,材料成分の確認 ・検査装置による水素処理機能検査 				
Att the second s	触媒カートリッジの寸法, 配置	 ・カートリッジ寸法,配置が設計どまりであることを確認 				
触媒の 接触面積	触媒に接触する実効的な 流路長さ	・外観上,触媒粒がカートリッジ満杯 であることを確認 ・封入される触媒重量の確認				
内部を通過す るガス流量	ハウジング形状	 ・ハウジング形状が設計どおりである ことを確認 				

表1 PAR製造上の確認項目

※: PARの開発時から, 触媒カートリッジの間隔は変更していない。

表1で示すカートリッジ寸法,配置及びハウジング形状については,設計図で 指定された製作誤差範囲であることを確認することにより担保する。触媒単体及 び触媒に接触する実効的な流路長さについては以下の品質管理を行うことで性能 を担保する。

表2 PAR製造上の管理値

	対象	項目	管理値
1	触媒単体	触媒直径	
		触媒表面積	
		材料確認	
2	触媒カートリッジ	外観	
		総触媒重量(1枚)	
		触媒の反応性	

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

よって,上記に示す品質管理を行うことで,製造誤差を考慮しても,PAR設 計仕様の性能に影響を与えないことを確認する。

触媒については、製造メーカが表2で示す品質管理を行い、これを事業者が記録 確認することにより性能を担保している。品質管理については、設計上必要な触 媒量が適切に充填されていることを触媒単体の直径、表面積、材料成分で確認す るとともに、触媒カートリッジ1枚の総触媒重量を確認することで管理を行う。

また,触媒量が適切に充填されていることが確認できても,その触媒の製作環境,保管環境により,触媒の酸化(パラジウムの酸化)による機能低下,触媒被毒による機能低下等で触媒の活性が損なわれる可能性があるため,触媒活性を確認するために触媒カートリッジを抜き取りで,触媒製造1ロット分につき1枚を,専用試験装置にかけて水素ガスと酸素ガスの再結合反応をさせたときの温度上昇を確認し,触媒活性を確認する品質管理を行う。専用試験装置は添付4の図1及び図2で示すとおりであり,触媒カートリッジに水素ガス(3.0vol%)を流し,実際に再結合反応をさせたときの温度が「20分で10℃上昇すること」又は「30分で20℃上昇すること」を判定基準として触媒活性の有無を確認できる試験であり,仮に触媒活性が著しく低下している場合は2H₂+0₂→2H₂0の発熱反応が生じない,あるいは発熱反応が低下するため判定基準を満足できない結果となる。よって,本試験を工場製作の最終段階で実施することにより,触媒活性の健全性を確認することができる。

そして、工場出荷後に事業者として触媒活性の健全性を確認するために、PA R使用開始前に触媒活性の確認を、添付4の図1、図2に示す専用試験装置にて 抜き取りで実施する。触媒カートリッジを検査装置内にセット後、水素ガス (1.3vol%)を含む試験ガスを供給し、再結合反応による温度上昇率(NIS社 による推奨判定値:10℃/20分もしくは20℃/30分)を計測することで、性能低下 の有無を確認する。なお、工場における性能試験については国外で実施されるた め水素濃度3.0vol%にて試験を行うが、PAR使用開始前の触媒活性確認は国内 で行うため、国内の一般的な水素ボンベ(水素濃度1.3vol%)を用いて試験を行 う。国外の工場試験よりも水素濃度が低い条件であり、水素処理能力が低い(触 媒温度上昇が低い)状態で試験を行うことになるが、判定基準は保守的に水素濃 度3.0vol%時と同じ判定値を用い性能管理を行う。

また,使用開始後について,PARを設置する原子炉建物4階(燃料取替階) 内の雰囲気は空気であり,触媒を化学変化させるような強い酸化剤や酸,塩のよ うなその他の化学的薬剤もなく,温度は室温であり,PARに機械的荷重をかけ ることもないので,雰囲気環境は触媒にとって良好であり,雰囲気環境による触 媒活性の低下は無いものと考えている。しかしながら,事業者として触媒活性の 低下がないことを確認するために,定期的に添付4の図1,図2に示す専用試験 装置により抜き取りで触媒活性の健全性を確認する運用とする。測定方法はPA R使用開始前の試験と同様に,触媒カートリッジを検査装置内にセット後,水素 ガス (1.3vo1%)を含む試験ガスを供給し,再結合反応による温度上昇率(NIS 社による推奨判定値:10℃/20分もしくは20℃/30分)を計測することで,性能低 下の有無を確認する。

※触媒性能確認時の抜き取り枚数に対する考え方について

触媒カートリッジは、触媒粒の製造とカートリッジへの充填という工程にて製造されており、工場における触媒性能試験は、触媒粒1ロット分につき1枚のカートリッジを抜き取り性能確認することで品質確認可能である。根拠は以下に示すとおりである。触媒粒は

工程で製造され,触媒粒が均一的に製造 されることを触媒製造メーカで保証していることから,触媒製造メーカによる検 査,証明書で品質確認された触媒粒は,同じロットで製造されたものについて大 きな性能のバラつきがないと考えられる。そして,触媒カートリッジを製造する 際は,同じロットで製造された触媒粒のみを用いてカートリッジに充填していく ことから,同一ロットの触媒で製造された触媒カートリッジ性能は同様であると 考えられる。そのため,触媒性能試験は製造時の触媒1ロット分毎につき1枚の 触媒カートリッジを抜き取り確認することで十分である。

なお, PAR使用開始前の試験及び使用開始後の試験の抜き取り数については, 検査要領を定める際に適切に設定する。

PARの検査・点検について

設置段階及び供用開始以降,以下に示す項目を確認することによりPAR性能の維持管理を行うことが可能である。

1. PARの性能確保に必要な確認項目

PARの水素処理性能は、内部を通過するガス流量と触媒自体の性能、及びガ ス流れと触媒の接触面積によって決まってくるため、これらに影響を与える各パ ラメータについて、検査・点検時に確認することでPAR性能を維持管理できる と考える。表1にPARの性能確保に必要となる確認項目と確認方法を示す。

性能因子	確認項目	確認方法			
触媒性能	触媒製造時の品質管理 触媒の劣化	 ・封入される触媒の粒径,触媒表面積の確認,材料成分の確認 ・検査装置による水素処理機能検査 			
Autor of the second sec	触媒カートリッジの寸法, 配置	 ・カートリッジ寸法,配置が設計どおりであることを確認 			
触媒の 接触面積	触媒に接触する実効的な 流路長さ	・外観上,触媒粒がカートリッジ満杯 であることを確認 ・封入される触媒重量の確認			
内部を通過す るガス流量	ハウジング形状	 ・ハウジング形状が設計どおりである ことを確認 			

表1 PARの性能確保に必要となる確認項目

2. 水素処理機能検査

水素処理機能検査用の検査装置の外観を図1,系統概略図を図2に示す。触媒 カートリッジを検査装置内にセット後,水素ガスを含む試験ガスを流量1,500ℓ/h で供給し,再結合反応による温度上昇率(NIS社による推奨判定値:10℃/20 分もしくは20℃/30分)を計測することで,性能低下の有無を確認する。この判 定値は,PAR製造メーカの既往の試験,経験を踏まえて,触媒に要求される活 性を有すると判断できる基準として設定したものである。このように触媒活性を 有することを確認し,併せてハウジング形状が設計どおりであることを確認する ことで,設計で定める水素処理容量が確保できることが確認可能である。



図1 検査装置外観



図2 検査装置系統概略図

水素処理容量に関する説明について

主要仕様である水素処理容量約 0.50kg/h/個(水素濃度4vo1%,温度 100℃, 大気圧)は、PAR設置環境が大気圧で温度 100℃の条件において、PAR入口水 素濃度が4vo1%の際に、PARにより水素処理できる能力を示している。よって、 その条件におけるPAR入口水素濃度と出口水素濃度の差から、PAR1 個あた り約 0.50kg/h で水素処理できる能力があることを示している。

この値は、NIS社製PARの性能評価式(式1)に水素濃度4vol%,大気圧, 温度100℃及びスケールファクタ22/88を入力した際に得られる水素処理容量であ る。PARの性能評価式で示すとおり、水素処理容量は水素濃度,圧力,温度に より変動するため,主要仕様として記載する容量は,表1に示す理由で設定した 環境条件における水素処理容量を定格値として定めている。

$\mathbf{DR} = \mathbf{A}$	$\cdot \left(\frac{C_{H2}}{100}\right)^{1.307} \cdot \frac{P}{T} \cdot 3,600 \cdot SF$	•	•	•••	•	•	•	• •	•	•	•	(式1))
DR A	: 再結合効率(kg/h/個) : 定数												
\mathbf{C}_{H2}	: PAR入口水素濃度(vol%)												
P T SF	: 圧力(10 ⁵ Pa) : 温度(K) : スケールファクタ												

表1 容量算出の条件設定理由

項目	設定値	設定理由			
★ 実) 座 C	4 tro 10/	水素の可燃限界濃度4 vo1%未満に低減する			
小糸侲皮 UH2	4 \01 %	ため4 vol%とする			
		重大事故時の原子炉棟の圧力は、原子炉格納			
r 士 D	カP 大気圧 (101,325Pa)	容器からのガスの漏えいにより大気圧より			
庄川P		僅かに高くなると考えられるが、保守的に大			
		気圧(101,325Pa)とする。			
泪 庄 ጥ	100°C	重大事故時の原子炉棟環境を踏まえ、保守的			
仙皮 1	(373.15K)	に 100℃(373.15K)とする。			

なお、式1で示すPARの性能評価式は、EPRI (Electric Power Research Institute) とEDF (Electricite de France) により、Cadrache 研究所のKA LI/H2 施設で行われたKALI試験で妥当性が確認されているものである。KA LI試験の試験装置概要を図1に示しているが、PAR入口水素濃度とPAR出 口水素濃度を測定しており、その水素濃度差から水素処理容量(kg/h/個)を試験 データとして得ている。これら試験データをもとに、式1で示すPARの性能評 価式の妥当性が確認されている。

図1 KALI試験の計測位置

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

PAR周辺機器に対する悪影響防止について

PARは水素処理が始まると触媒温度が上昇するため, PARの温度上昇が周 辺機器に影響を与えないためのPAR設置方針を検討した。PARの温度上昇が 周辺機器に影響を与える評価項目としては「①PARハウジングからの熱輻射に よる熱影響評価」と「②PAR排気ガスによる熱影響評価」があり,それらの検 討結果を以下に示す。

① PARハウジングからの熱輻射による熱影響評価

PARハウジングが最高使用温度である 300℃の状況で,ハウジングからの 熱輻射による温度と距離の関係を評価した結果を図1に示す。

温度は、原子炉建物4階(燃料取替階)の対流熱伝達率により結果が異なる。 対流熱伝達率hは、ユルゲスの式より気流速度 v ≤ 5 m/s の場合には h=5.6+4.0v で示される。原子炉建物4階(燃料取替階)の気流速度は、PARが起動する PAR設計条件(漏えい率:10%/日)のケースにおける最大流速(約0.35m/s) を踏まえて、v=0~1.5m/s と仮定しユルゲスの式に代入すると、h=5.6~ 11.6W/m²K となる。したがって対流熱伝達率は 5.6W/m²K 及び 11.6W/m²K の2ケ ースで評価を行った。

評価の結果から、いずれの対流熱伝達率においてもPARより1m離すことで熱影響は100℃以下となる。



図1 PAR輻射熱による温度影響と距離の関係について

② PAR排気ガスによる熱影響評価

PARの上方の排気口からは水素処理を行った高温の出口ガスが排気される が、PARハウジング上部にはフードが設置されており、出口ガスの流れ方向 を変えていることから、PAR上方に位置する構築物に直接排気の影響を与え ることはないため、排気口から数メートル離れれば排気による熱影響は十分に 小さくなると考えられる。

上記①,②の結果から、PAR配置検討にあたっては以下を考慮することとしている。

< PAR周辺機器への熱影響防止の方針>

- ・PAR周辺(排気口方面を除く)に,熱影響により安全機能を損なう設備がないことを熱影響評価結果を踏まえて確認する。
- ・PAR排気口方面には、高温ガスが流れることから、付近に安全機能を損なう 設備がないことを確認する。

以上の方針から,原子炉建物4階(燃料取替階)に設置する重大事故等対処設備についてはPARによる熱的な悪影響がないことを確認する方針としている。 水素濃度監視設備については,原子炉建物4階(燃料取替階)の上部壁面に設置 しており,PAR設置位置から10m以上離れているため,PARの温度上昇によ る水素濃度監視機能への影響はない。 2.2.2 原子炉棟の水素濃度解析

PARの効果について,水素濃度解析を実施し,PAR設計条件における原子 炉棟の水素濃度が可燃限界未満となることを確認する。

また,有効性評価結果を踏まえた条件における原子炉棟の水素濃度の挙動についても併せて確認する。

(1) 解析コード

汎用熱流動解析コードGOTHIC (Ver.8.1)を使用する。

(2) 想定漏えい箇所

各解析における想定漏えい箇所を表 2.2.2-1 及び図 2.2.2-1 に示す。PAR の設計条件では格納容器バウンダリ構成部ハッチ類シール部 6 箇所のうちロ 径及び許容開口量に対する裕度から漏えいポテンシャルが最も大きいと考え られるドライウェル主フランジから全量漏えいすることを想定する。有効性評 価結果を踏まえた条件では当該 6 箇所から分散して水素が漏えいすることを 想定する。

漏えい箇所の選定の考え方については参考1に示す。

フロア	想定漏えい箇所	設計 条件	有効性評価結 果を踏まえた 条件
原子炉建物4階 (燃料取替階)	ドライウェル主フランジ(1箇所)	0	0
原子炉建物2階	逃がし安全弁搬出ハッチ(1箇所)		0
	機器搬入口(2箇所)		0
原子炉建物1階	所員用エアロック (1箇所)		\bigcirc
	制御棒駆動機構搬出ハッチ(1 箇所)		\bigcirc
原子炉建物地下階	サプレッション・チェンバ アクセスハッチ(2箇所)		0

表 2.2.2-1 想定漏えい箇所



図 2.2.2-1 想定漏えい箇所

(3) 解析モデル

解析モデルを図 2.2.2-2 に示す。各フロア(地下~4階)をそれぞれ1ボリ ュームとし、1 階~4 階については大物搬入口の領域を介して、地下階及び1 階についてはトーラス室上部ハッチの領域を介して連結している。

PARを設置している原子炉建物4階(燃料取替階)においては,90個の サブボリュームに分割し,設置位置に該当する各サブボリュームにPARを模 擬したモデルを設定している。(図 2.2.2-3)

大物搬入口及びトーラス室上部ハッチの領域については,各フロアと同様に 1ボリュームとしており,各フロア間の自然対流を模擬するためいくつかのサ ブボリュームに分割している。

図 2.2.2-2 解析モデル

図 2.2.2-3 解析モデル



図 2.2.2-4 各サブボリュームとPARモデルの関係

(4) 水素漏えい量の分配条件

表 2.2.2-2 にフロアにおける漏えい量の分配比率を示す。

設計条件では,格納容器漏えい率10%/日でドライウェル主フランジから全 量漏えいするとしているため,全量原子炉建物4階(燃料取替階)に流入する。

有効性評価結果を踏まえた条件では,格納容器からの漏えい量を各想定漏え い箇所の周長比に応じて按分し,そのフロアで合計した値をそのフロアの流入 量とする。

			口仅	田戸	漏えレ	\ 量の分配比率
フロア	想定漏えい箇所	個数	口 1主 「mm]	问 文 「mm]	設計	有効性評価結果
					条件	を踏まえた条件
∕ []比	ドライウェル	1			1	
	主フランジ	1			1	
の叱	逃がし安全弁	1			0	
乙四	搬出ハッチ	1			0	
	機器搬入口	2				
1 71比	所員用エアロック	1			0	
TP日	制御棒駆動機構	1			0	
	搬出ハッチ	1				
	サプレッション・					
地下階	チェンバ	2			0	
	アクセスハッチ					

表 2.2.2-2 各フロアの漏えい量の比率

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

(5) 格納容器漏えい条件

格納容器から原子炉棟への漏えい条件として、「①設計条件(ベント無し)」、「②設計条件(ベント有り)」、「③有効性評価結果を踏まえた条件(過圧・過 温,残留熱代替除去系を使用しない場合)」(以下、ベントケースとする。)、「④ 有効性評価結果を踏まえた条件(過圧・過温,残留熱代替除去系を使用する場 合)」(以下、RHARケースとする。)のいずれかを用いる。

① 設計条件(ベント無し)

格納容器からの漏えい条件を表 2.2.2-3,表 2.2.2-4 に示す。格納容器ベントは想定せず,また,保守的に漏えい率は 10%/日で一定とする。

圧力(kPa[gage])	853 (2. 0Pd)
温度(℃)	200
漏えい率(%/日)	10

表 2.2.2-3 格納容器漏えい条件(設計条件,ベント無し)

表 2.2.2-4	ガス組成	(設計条件,	ベン	ト無し)
+ +				

水素濃度(vo1%)	17 *1	図番号
窒素濃度(vo1%)	16 ^{**} 1	
水蒸気濃度(vo1%)	67 ^{** 1}	⊠ 2.2.2−5
	→)	•



^{※1:}初期条件を示す。

図 2.2.2-5 漏えいガス組成の時間変化(設計条件、ベント無し)

② 設計条件(ベント有り)

格納容器からの漏えい条件を表 2.2.2-5,表 2.2.2-6 に示す。本ケースで は、「①設計条件(ベント無し)」と同じ条件で格納容器ベントの実施を想定 する。具体的には、格納容器ベント実施タイミングを、原子炉建物4階(燃 料取替階)の水素濃度が 2.5%に到達した時刻から、格納容器ベントの想定 操作時間である 3 時間が経過した時点とする。また、格納容器ベント実施後 の条件については、「③ベントケース」に記載しているベント実施後の条件 を設定する。

		(1) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
事故後経過時間(hr)	0~38	38~168
圧力(kPa[gage])	853 (2. 0Pd)	85.3 (0.2Pd)
温度(℃)	200	171
漏えい率(%/日)	10.0	0.5

表 2.2.2-5 格納容器漏えい条件(設計条件,ベント有り)

事故後経過時間(hr)	0~38	$38 \sim 168$	図番号		
水素濃度(vo1%)	17 ** 1	0			
窒素濃度(vo1%)	16 ^{** 1}	0	⊠ 2.2.2-6		
水蒸気濃度(vo1%)	67 ^{×1}	100			

表 2.2.2-6 ガス組成(設計条件,ベント有り)

※1:初期条件を示す。





③ ベントケース

格納容器からの漏えい条件を表 2.2.2-7 から表 2.2.2-9 に示す。漏えいす るガスの圧力,温度,ガス組成(水蒸気分率,水素分率,窒素分率)は、格 納容器破壊防止対策の有効性評価のMAAP解析結果である図 2.2.2-7 から 図 2.2.2-10 より決定している。

圧力は,事故発生後から解析上の格納容器ベント想定時刻である 96 時間 まではMAAP解析結果を包絡するよう条件を設定する。具体的には,事故 発生後から 15 時間までは最高使用圧力(427kPa[gage]),15 時間から 96 時 間までは,格納容器限界圧力(853kPa[gage]),96 時間以降は最高使用圧力 ×0.2(85.3kPa[gage])を想定する。

温度は,解析上の格納容器ベント想定時刻までは,格納容器限界温度 (200℃),それ以降は格納容器最高使用温度(171℃)を想定する。

ガス組成については、事故発生後から 96 時間まではMAAP解析結果の 水素ガス濃度を包絡するように条件を設定する。また、漏えい量を多く見積 もる観点から、水素以外の組成を水蒸気として取り扱う。96 時間以降は、格 納容器内はすべて水蒸気と仮定し、水蒸気のみ漏えいが継続するものとする。

格納容器漏えい率について,事故後96時間までの間は上記の圧力,温度, ガス組成を用いてAECの式より算出した値に対して保守的に切り上げし た値を設定する。96時間以降は水蒸気のみの漏えいとなるため,AECの式 より算出した値とする。

事故後経過時間(hr)	0~15	$15 \sim 96$	96~168	図番号
圧力(kPa[gage])	427 (1.0Pd)	853 (2.0Pd)	85.3 (0.2Pd)	図 2.2.2-7
温度(℃)	200		171	図 2.2.2-8
漏えい率(%/日)	0.5	1.3	0.5	_

表 2.2.2-7 格納容器漏えい条件(ベントケース)

表 2.2.2-8 D/W 内ガス条件(ベントケース)

事故後経過時間(hr)	$0 \sim 2$	$2\sim\!40$	40~96	96~168	図番号
水素濃度(vo1%)	10	4	8	0	
窒素濃度(vo1%)	0	0	0	0	⊠ 2.2.2-9
水蒸気濃度(vo1%)	90	96	92	100	

表 2.2.2-9 S/C 内ガス条件(ベントケース)

事故後経過時間(hr)	$0\sim\!48$	48~96	96~168	図番号
水素濃度(vo1%)	17	8	0	
窒素濃度(vo1%)	0	0	0	⊠ 2.2.2-10
水蒸気濃度(vo1%)	83	92	100	



図 2.2.2-7 格納容器圧力条件 (ベントケース)



図 2.2.2-8 格納容器温度条件(ベントケース)



図 2.2.2-9 D/W 内ガス条件 (ベントケース)



図 2.2.2-10 S/C 内ガス条件 (ベントケース)

50

④ RHARケース

格納容器からの漏えい条件を表 2.2.2-10 から表 2.2.2-12 に示す。漏えい するガスの圧力,温度,ガス組成(水蒸気分率,水素分率,窒素分率)は, 格納容器破壊防止対策の有効性評価シナリオに対して残留熱代替除去系を 使用した除熱を考慮した場合のMAAP解析結果である図 2.2.2-11 から図 2.2.2-14 より決定している。

圧力は,MAAP解析結果を包絡するよう条件を設定する。具体的には, 残留熱代替除去系の格納容器スプレイによる圧力低下が想定される時刻で ある事故後 15 時間までは 384.3kPa[gage],15 時間以降は 341.6kPa[gage] を想定する。

温度は、MAAP解析結果を包絡するよう条件を設定する。具体的には、 事故発生後から 15 時間までは格納容器限界温度(200℃),それ以降は残留 熱代替除去系の格納容器スプレイによる温度低下を考慮し150℃を想定する。

ガス組成については,MAAP解析結果の水素ガス濃度を包絡するように 条件を設定する。また,漏えい量を多く見積もる観点から,水素以外の組成 を水蒸気として取り扱う。

格納容器漏えい率については、上記の圧力、温度、ガス組成を用いてAE Cの式より算出した値に対して保守的に切り上げした値としている。

事故後経過時間(hr)	0~1	1~15	$15 \sim 24$	24~168	図番号	
	384.3		341.6		<u>जिन्न ग</u>	
)±)(KPa[gage])	(0.9Pd)		(0.8Pd)		⊠ 2.2.2-11	
温度(℃)	200		150		⊠ 2.2.2-12	
D/W 漏えい率(%/日)	0.85 0.82		0.	73		
₩/₩ 漏えい率(%/日)	0.	87	0.78 0.76		_	

表 2.2.2-10 格納容器漏えい条件(RHARケース)

表 2.2.2-11 D/W 内ガス条件(RHARケース)

事故後経過時間(hr)	0~1	1~168	図番号
水素濃度(vo1%)	15	7	
窒素濃度(vo1%)	0	0	⊠ 2.2.2-13
水蒸気濃度(vo1%)	85	93	

表 2.2.2-12 S/C 内ガス条件(RHARケース)

事故後経過時間(hr)	0~24	24~168	図番号
水素濃度(vo1%)	20	15	
窒素濃度(vo1%)	0	0	⊠ 2.2.2-14
水蒸気濃度(vo1%)	80	85	





図 2.2.2-12 格納容器温度条件(RHARケース)



図 2.2.2-13 D/W 内ガス条件(RHARケース)



図 2.2.2-14 S/C 内ガス条件 (RHARケース)

(6) PAR解析条件

PARの解析条件を表 2.2.2-13 に示す。また,その他の解析条件を表 2.2.2-14 に示す。

No	項目	説明	入力値
1	PARの性能 (NI	「NUCLEAR TECHNOLOGY VOL.112」の式(1)を使用。(PAR1個あたり)	
	S製PAR-22)		
	(1)体積流量Q	$Q = a \cdot \left(\frac{C_{H2}}{100}\right)^{b} \cdot 3600$	_
		\mathbf{Q} :体積流量($m^3/hr/$ 個)	
		a : 定数(m³/s) ※PAR-22の場合 : 0.67 ×(22/88)= 0.1675	
		C _{H2} :水素濃度(vo1%)	
		b : 定数(0.307)	
	(2) P A R 処理性能	「NUCLEAR TECHNOLOGY VOL.112」の式(3)に示す η の値を使用。	0.846
	(3) 反応阻止物質フ	製造上の性能のげらつき プラント通営運転中及び事故時の劣化全裕を	05(事故
	でクタ	え ニット ここう スランビー 200 年	初期上り
			一定)
	(4)低酸素ファクタ	低酸素ファクタは以下のとおりとする。ただし、1以上の場合は全て1、	_
		0 未満の場合は全て0とする。	
		$F_{lowO2} = 0.7421 \left(\frac{C_{O2}}{C_{H2}}\right)^3 - 0.6090 \left(\frac{C_{O2}}{C_{H2}}\right)^2 + 0.7046 \left(\frac{C_{O2}}{C_{H2}}\right) - 0.026$	
		Co2 :酸素濃度(vo1%)	
	(5)起動水素濃度	国内試験で起動が確認されている範囲に余裕を見た値として 1.5vo1%と	1.5vo1%
		する。	
	(6)起動酸素濃度	同上。	2.5vo1%
	(7)起動遅れ	考慮しない。	—
	(8)再結合効率	$W_{H2} = \eta \cdot F_{inhibit} \cdot F_{lowO2} \cdot Q \cdot min(N_{H2}, 2N_{O2}) \cdot M_{H2}$	_
		$= F_{\text{inhibit}} \cdot F_{\text{lowO2}} \cdot \min(N_{\text{H2}}, 2N_{\text{O2}}) / N_{\text{H2}} \cdot \text{DR}$	
		W _{H2} : 再結合率 (kg/hr/個)	
		N _{H2} : 単位体積あたりの水素モル数 (mo1/m ³)	
		No2 : 単位体積あたりの酸素モル数 (mo1/m ³)	
		M _{H2} :水素分子量 (kg/mol)	
		DR :反応阻害物質と低酸素条件を考慮しない	
		再結合効率(kg/hr/個)	
2	PAR個数	18 個:実際の設置個数	18 個
3	P A R 設置位置	PAR取付位置図より該当するサブボリューム内に設置する。	_

表 2.2.2-13 PARの解析条件

※時間遅れ(保守的な条件)を考慮した場合の反応熱による温度影響

反応開始を想定している水素濃度 1.5vol%到達以前の発熱量がある場合,こ の発熱量は水素の再結合が生じた結果であり,起動の時間遅れを無視して水素濃 度上昇開始時に水素の処理が開始するものとすれば,水素濃度は低めに推移する ものと考えられる。ただし,水素濃度時間変化は水素の漏えい量とPARの処理 量がバランスする濃度に向かって漸近していくため,反応開始後の水素濃度のト レンドや最大濃度には反応開始のタイミングの影響は小さいと考えられる。PA R自体の処理量の観点からは,反応開始時のPAR内部の温度上昇は内部のガス の浮力を増加させて吸入ガス量を増加させるので,当初は処理量が増加する側に 働くが,吸入ガス量の増加に伴ってPAR内部も冷却されるため,時間遅れを伴 って定常状態の処理量に漸近するので,反応開始時の反応熱の水素処理への影響 は小さい。

八粘	項目	凯斗冬舟	有効性評価結果	果を踏まえた	条件	借去
万短		以 町木叶	ベントケース	RHARケ	ース	佣石
格納容器条件	空間容積	$12,600{ m m}^3$				
原子炉棟	圧力	OkPa[gage] ^{%1}				
条件	温度	40°C **1				
	組成	水素 : 0 vo1% ^{*1}				湿度 100%の空気
		酸素 : 19.47vo1% ^{**1}				
		水蒸気 :	7.29 vol% ^{*1}			
		窒素 :	73.24 vol% ^{*1}			
	空間容積	4階:41	, 300m ³			
		3階:9,	000m ³			
		2階 :10	, 900m ³			
		1階 :14	100m^3			
		地下階:18	, 400m^3			
	開口面積	4階-3階	: $39m^2$			
		3階-2階	: $39m^2$			
		2階-1階	: $39m^2$			
		1 階一地下	階:3.24m²			
外気条件	圧力	0 kPa[gage	0 kPa[gage]			
	温度	40°C				想定最高温度
	組成	酸素:21 v	o1%			乾燥空気
		窒素:79 v	o1%			
流出条件	位置	4階				原子炉棟の気密性を考慮
放熱条件	内壁熱伝達率	凝縮熱伝達	及び自然対流熱(云達を考慮		
	壁厚さ	4 階下部壁	:			
		4 階上部壁				
		4 階天井壁	:			
	壁面熱伝導率	1.5W/m/K				コンクリートの物性値
	壁の比熱	1 kJ/kg/K				同上
	壁の密度	2, 400kg/m ³			同上	
	外壁熱伝達率	5 W/m ² /K			自然対流熱伝達を考慮	
	外気温	40°C				
	放熱面積	4 階下部壁	: 478.82m ² ,474.	$37 \mathrm{m}^2$		
		4階上部壁	: 634.84m ² , 470.	$82 \mathrm{m}^2$		
		4 階天井壁	: 2146. 62m ² , 720			

表 2.2.2-14 その他の解析条件

※1:初期条件を示す。

(7) 解析結果

① 設計条件(ベント無し)における解析結果

各フロアの水素濃度の時間変化を図 2.2.2-15 に示す。全フロアにおいて 可燃限界未満であることを確認した。

原子炉建物4階(燃料取替階)については、ドライウェル主フランジからの漏えいにより、雰囲気の水素濃度が急激に上昇するが、PARによる処理 量が増加するため、水素濃度の上昇は次第に鈍化し、事故後57時間付近で 水素濃度は約2.7%をピークとして、その後減少し続ける。

3階以下の下層階については,直接格納容器からの流入はないが,大物搬入口の領域を通じて原子炉建物4階(燃料取替階)から水素が流入してくることにより,水素濃度が上昇する傾向を示すが,原子炉建物4階(燃料取替階)の水素濃度の減少に漸近しながら上昇は次第に鈍化し,2階の水素濃度については,やがて減少に転じる。また,3階の水素濃度については,事象発生から約192時間までは水素濃度が上昇傾向を示しているが,約192時間以降は上昇傾向が緩やかになり,水素濃度はほぼ一定に推移している。

原子炉建物4階(燃料取替階)の全サブボリュームの水素濃度の時間変化 を図 2.2.2-16 に示す。全てのサブボリュームにおいて水素濃度はほぼ均一 に推移する。



図 2.2.2-15 各フロアの水素濃度の時間変化(設計条件,ベント無し)



図 2.2.2-16 原子炉建物 4 階(燃料取替階)の全サブボリュームの 水素濃度の時間変化(設計条件,ベント無し)

② 設計条件(ベント有り)における解析結果

設計条件において格納容器ベントを実施した場合の解析結果を図 2.2.2-17,図2.2-18に示す。全フロアにおいて可燃限界未満であること を確認した。

原子炉建物4階(燃料取替階)については,格納容器ベント実施後,PA Rによる水素処理によって水素濃度が1.5%まで急速に低下する。このため, 異常な漏えいが発生している状態において格納容器ベントを行うことで,水 素濃度を低減させることが可能である。



図 2.2.2-17 各フロアの水素濃度の時間変化(設計条件,ベント有り)



図 2.2.2-18 原子炉建物 4 階(燃料取替階)の全サブボリュームの 水素濃度の時間変化(設計条件,ベント有り)

③ ベントケースにおける解析結果

各フロアの水素濃度の時間変化を図 2.2.2-19 に示す。全フロアにおいて 可燃限界未満であることを確認した。

また,原子炉建物4階(燃料取替階)の全サブボリュームの水素濃度の時間変化を図 2.2.2-20 に示す。全てのサブボリュームにおいて水素濃度はほぼ均一に推移する。なお、本ケースにおいてPARは起動しない結果となった。



図 2.2.2-19 各フロアの水素濃度の時間変化(ベントケース)



図 2.2.2-20 原子炉建物 4 階(燃料取替階)の全サブボリュームの 水素濃度の時間変化(ベントケース)

④ RHARケースにおける解析結果

各フロアの水素濃度の時間変化を図 2.2.2-21 に示す。全フロアにおいて可 燃限界未満であることを確認した。

また,原子炉建物4階(燃料取替階)の全サブボリュームの水素濃度の時間 変化を図 2.2.2-22 に示す。全てのサブボリュームにおいて水素濃度はほぼ均 一に推移する。なお,本ケースにおいてPARは起動しない結果となった。



図 2.2.2-21 各フロアの水素濃度の時間変化(RHARケース)



図 2.2.2-22 原子炉建物 4 階(燃料取替階)の全サブボリュームの 水素濃度の時間変化(RHARケース)

(8) 解析まとめ

PAR設計条件では、原子炉建物4階(燃料取替階)に設置した18個のPA Rで、原子炉棟内の水素濃度が可燃限界未満となることを確認した。

なお,有効性評価を踏まえた条件においても原子炉棟内の水素濃度が可燃限界 未満となることを確認しているが,区画されたエリアに格納容器からの想定漏え い箇所があるSRV補修室,CRD補修室及び所員用エアロック室について,個 別に解析を行い,水素濃度が可燃限界未満となることを確認している。(添付9)

原子炉棟内における成層化について

格納容器漏えい率を10%/日とした設計条件における解析では,原子炉建物4階 (燃料取替階)の水素濃度は,ほぼ均一となる(漏えいした水素が空間内で成層 化しない)ことを確認している。ここでは,成層化しやすい条件として表1のケ ースにおける空間内の水素挙動を確認する。

解析モデルは、本文「2.2.2 原子炉棟の水素濃度解析」にて使用した解析モデルを使用する。解析モデルを図1に示す。

解析ケース	解析ケースの概要						
①微小漏えいケース	ドライウェル主フランジからの微小漏えい(漏えい率:						
	0.5%/日, 0.05%/日)を想定する。						
	《考慮した保守性》						
	・原子炉建物4階(燃料取替階)への流入速度が小さく						
	なるため対流効果が抑制される。						
②全蒸気凝縮ケース	格納容器から漏えいした瞬間、全ての水蒸気が瞬時に凝						
	縮することを仮定する。						
	《考慮した保守性》						
	・凝縮した水蒸気分、漏えいガスの流入速度が小さくな						
	るため対流効果が抑制される。						

表1 解析ケースの概要

図1 (本文図2.2.2-2) 解析モデル

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

- 1. 微小漏えいケース
 - (1) 解析条件

本文「2.2.2 原子炉棟の水素濃度解析」に示している設計条件における解析 に対し、表2に示すとおり、より小さい格納容器漏えい率として 0.5%/日, 0.05%/日を条件として設定する。

表2 主要な解析条件

	実施ク	設計条件	
漏えい率(%/日)	0.5	0.05	10

(2) 解析結果

図2及び図3に格納容器漏えい率(0.5%/日及び0.05%/日)における原子 炉建物4階(燃料取替階)の全サブボリュームの水素濃度の時間変化を示す(参 考として,設計条件(格納容器漏えい率10%/日)の解析結果を再掲する)。 水素濃度は格納容器漏えい率に関わらずほぼ均一に分布し,成層化は見られな い。



図2 原子炉建物4階(燃料取替階)のサブボリュームの水素濃度の時間変化 (設計条件,格納容器漏えい率0.5%/日)


120

144

原子炉建物4階(燃料取替階)の全サブボリュームの水素濃度の時間変化 図3 (設計条件,格納容器漏えい率 0.05%/日)

72 96 時間(h)

1.5

1.0

0.5

0.0

0

24

48

水素濃度(%)



【参考】本文図 2.2.2-16 原子炉建物 4 階(燃料取替階)の全サブボリュームの 水素濃度の時間変化(設計条件、ベント無し)

- 70 -72

82

88 89 -90

168

-73 ---74 -----76 ---77 ----

- 75 78

-81

84 85

- 87

- 2. 全蒸気凝縮ケース
 - (1) 解析条件

格納容器からの漏えい条件は表3に示すとおり,本文「2.2.2 原子炉棟の 水素濃度解析」のベントケースと同じ条件とする。ただし,保守的な評価を行 うため,格納容器から漏えいした瞬間,全ての水蒸気が瞬時に凝縮することを 仮定する。具体的には漏えいガスの水蒸気分を除いた水素ガスが100℃で流入 することとする。

分類	項目	有効性評価結果を 踏まえた条件
妆妯索吧冬供	圧力 温度 漏えい率	本文表 2.2.2-7
俗利谷岙禾什	水素濃度 窒素濃度 水蒸気濃度	D/W:本文表 2. 2. 2-8 S/C:本文表 2. 2. 2-9

表3 格納容器漏えい条件

(2) 解析結果

図4に全蒸気凝縮ケースにおける原子炉建物4階(燃料取替階)の全サブボ リュームの水素濃度の時間変化を示す。水素濃度は4vol%を下回る。また, ほぼ均一に分布し,成層化は見られない。



図4 原子炉建物4階(燃料取替階)全サブボリュームの水素濃度の時間変化 (ベントケース,全蒸気凝縮)



【参考】 図 2.2.2-20 原子炉建物 4 階(燃料取替階)の全サブボリュームの 水素濃度の時間変化(ベントケース)

それでもなお、仮に成層化が発生してしまった場合には、PARを設置して いない原子炉建物4階(燃料取替階)の天井付近にて水素濃度が上昇するもの と考えられる。このことから、天井付近に設置した水素濃度監視設備における 水素濃度がPAR起動確認濃度 1.5vol%を上回っているにも関わらず、PA R動作監視装置にてPARの動作を確認できない場合には、天井部付近の水素 ガスがPAR設置位置まで到達していないこととなるため、成層化が発生して いる可能性があると判断できる。

成層化が発生している可能性があると判断した場合の対応としては,水素発 生源を断つための格納容器ベント操作(格納容器ベント実施基準:原子炉建物 4階(燃料取替階)天井部付近の水素濃度監視設備にて水素濃度 2.5vo1%^{*1}), 水素ガスを排出するための自主対策設備である原子炉建物燃料取替階ブロー アウトパネル(図5参照)の開放操作^{*2}が挙げられる。

 ※1格納容器ベント実施基準とする原子炉棟水素濃度 2.5vol%は,可燃限界 (4vol%)に計器誤差(±1.1vol%)及び運転操作の余裕

(0.4vo1% = 3時間)を考慮した値として設定。

※2格納容器ベントを実施しても原子炉棟水素濃度が低下しない場合 格納容器ベント操作については,格納容器の圧力・温度が最高使用圧力 (427kPa[gage])・最高使用温度(171℃)を上回っており,かつ水素濃度監視 設備において水素濃度の上昇傾向を捉えた段階で,格納容器の閉じ込め機 能の劣化兆候を示していると考えられることから,遅滞なく準備を実施し, 成層化が発生している可能性があると判断した段階においては速やかに 行うこととなる。

なお,非常用ガス処理系による換気は,水素ガスを排出できるという点では 有用であるが,系統内での水素爆発の可能性を否定できない。そのため,島根 原子力発電所2号炉の非常用ガス処理系は,原子炉建物2階吸込口付近に水素 濃度計を設置することで水素濃度監視を強化するとともに,2階吸込口付近 の原子炉建物水素濃度による起動/停止判断手順を整備することで,水素濃度 が高い環境下で非常用ガス処理系は使用しない運用としている。





運用面を考慮した場合の原子炉棟の水素挙動及び対策について

有効性評価結果を踏まえた条件では、「冷却材喪失(大LOCA)」時に非常用 炉心冷却系の機能及び全交流動力電源が喪失する事故」をベースに条件設定して いるが、運用面を考慮したパラメータスタディとして、表1に示す2ケースを想 定し原子炉棟の水素挙動を確認する。

また,原子炉棟の水素解析結果をもとに,自主対策設備も含めた格納容器から の水素漏えい時の対策フローを示す。

実施ケース	実施ケースの想定	有効性評価を踏まえた 条件での想定
原子炉ウェル注水ケース	原子炉ウェル注水によりド	原子炉ウェル注水は期待せ
①ベントケース	ライウェル主フランジから	ず、ドライウェル主フランジ
②RHARケース	漏えいしない	から漏えいする
	枚姉家聖べいとが遅延し	事象発生 32 時間後を包絡す
格納容器ベント遅延ケース	格納谷奋ハントが遅延し, 四里洞底 にもぶ妙徳よて	る 96 時間後に格納容器ベン
	座小価度・圧力が極続する	トを実施する

表1 実施ケース

1. 原子炉ウェル注水ケース

有効性評価結果を踏まえた条件に対し,以下の条件をパラメータとして設定する。

(1) 漏えい量の分配条件

有効性評価結果を踏まえた条件に対し、表2に示すとおり、ドライウェル主 フランジからの漏えい量が他の漏えい箇所に分配されるよう設定する。

	漏えい量の分配比率		
想定漏えい箇所	原子炉ウェル	有効性評価結果を踏	
	注水ケース	まえた条件	
ドライウェル主フランジ			
逃がし安全弁搬出ハッチ			
機器搬入口			
所員用エアロック			
制御棒駆動機構搬出ハッチ			
サプレッション・チェンバ			
アクセスハッチ			
	想定漏えい箇所 ドライウェル主フランジ 逃がし安全弁搬出ハッチ 機器搬入口 所員用エアロック 制御棒駆動機構搬出ハッチ サプレッション・チェンバ アクセスハッチ	想定漏えい箇所漏えい想定漏えい箇所原子炉ウェル 注水ケースドライウェル主フランジ逃がし安全弁搬出ハッチ機器搬入口所員用エアロック制御棒駆動機構搬出ハッチサプレッション・チェンバ アクセスハッチ	

表2 各フロアの漏えい量の比率

- (2) 解析結果
 - ① ベントケース

各フロア水素濃度の時間変化を図1に示す(参考として,有効性評価結果 を踏まえた条件の解析結果を再掲する)。

全フロアにおいて水素濃度は可燃限界未満であることを確認した。



図1 各フロアの水素濃度の時間変化(ベントケース,原子炉ウェル注水あり, 沸騰なし)

また,原子炉ウェルへの注水に伴い,原子炉ウェルに溜まった水が蒸発し, 原子炉建物4階(燃料取替階)へ水蒸気が流入した場合の原子炉棟内の水素 挙動への影響を確認するため,蒸気発生を考慮した場合の評価結果を図2に 示す。なお,原子炉建物4階(燃料取替階)への水蒸気流入条件以外は,図 1に示した解析と同条件である。



図2 各フロアの水素濃度の時間変化(ベントケース,原子炉ウェル注水あり, 沸騰あり)



【参考】図 2.2.2-19 フロアの水素濃度の時間変化(ベントケース)

図1及び図2より,原子炉ウェルに溜まった水が蒸発し水蒸気として流入 することにより,原子炉建物4階(燃料取替階)への水素流入は緩やかにな るが,大物搬入口及びトーラス室上部ハッチを通じて原子炉建物3階以下で 水素濃度が均一化される効果と相まって,可燃限界未満となることを確認し た。 ② RHARケース

各フロア水素濃度の時間変化を図3に示す。全フロアにおいて水素濃度は 可燃限界未満であることを確認した。



図3 各フロアの水素濃度の時間変化(RHARケース,原子炉ウェル注水 あり,沸騰なし)

また①と同様,原子炉ウェルへの注水に伴い,原子炉ウェルに溜まった水 が蒸発し,原子炉建物4階(燃料取替階)へ水蒸気が流入した場合の原子炉 棟内の水素挙動への影響を確認するため,蒸気発生を考慮した場合の評価結 果を図4に示す。なお,原子炉建物4階(燃料取替階)への水蒸気流入条件 以外は,図3に示した解析と同条件である。



図4 各フロアの水素濃度の時間変化(RHARケース,原子炉ウェル注水 あり,沸騰あり)



【参考】図 2.2.2-21 各フロアの水素濃度の時間変化(RHARケース)

図3及び図4より、①と同様、原子炉ウェルに溜まった水が蒸発し水蒸気と して流入することによって、原子炉建物4階(燃料取替階)への水素流入が緩 やかになるが、大物搬入口及びトーラス室上部ハッチを通じて原子炉建物3階 以下で水素濃度が均一化される効果と相まって、可燃限界未満となることを確 認した。 2. 格納容器ベント遅延ケース

ベントケースに対し,格納容器条件を表3に示すとおり設定する。なお,解析 上のベント設定時間(事故後96時間)直前の格納容器条件が,96時間以降についても継続する条件としている。

(1) 解析条件

圧力,温度及びD/W・S/Cガス組成を図5から図8に示す。

分類	分類 項目		ベント 一ス	有効性評価結果を 踏まえた条件	
		96h 以降	0~96h	頃よんに木口	
格納容器条件	圧力 (kPa[gage])	853			
温度(℃)		200	本文表 2.2.2-7		
	漏えい率(%/日)	1.3			
	水素濃度(vo1%)	8 D/W·木文書 2 2		大立主りりり_0	
	窒素濃度(vo1%)	0	D/W.	平文衣 4.4.4 ⁻⁰ 木立圭9 9 9-0	
	水蒸気濃度(vol%)	92	5/6. 平文衣 2. 2. 2-8		

表3 解析条件



図5 格納容器圧力条件(格納容器ベント遅延ケース)



図6 格納容器温度条件(格納容器ベント遅延ケース)







図8 S/C内ガス条件(格納容器ベント遅延ケース)

(2) 解析結果

各フロアの水素濃度の時間変化を図9に示す(参考として,有効性評価結果を踏まえた条件の解析結果を再掲する)。

全フロアにおいて水素濃度は可燃限界未満であることを確認した。



図9 各フロアの水素濃度の時間変化(格納容器ベント遅延ケース)



【参考】図 2.2.2-19 各フロアの水素濃度の時間変化(ベントケース)

80

3. 水素漏えい時の対策

有効性評価結果を踏まえた条件における原子炉棟の水素濃度解析では、局所エ リアを含めて水素濃度が可燃限界未満となること、原子炉建物4階(燃料取替階) の全てのサブボリュームにおいて水素濃度に偏りがないこと、格納容器ベント実 施により水素発生源を断ち、原子炉棟への水素漏えいを抑制できることを確認し ている。

また, PAR設計条件における原子炉棟の水素濃度解析では, PARによる水 素処理による原子炉棟の水素上昇を抑制できること, 原子炉建物4階(燃料取替 階)の全てのサブボリュームにおいて水素濃度に偏りがないことを確認している。

これらの解析結果を踏まえ,格納容器設計漏えい率を超えるような異常な漏え いが発生した場合には,格納容器フィルタベント系による格納容器ベントを実施 し,原子炉棟内の水素濃度上昇を抑制することが有効と考える。また,局所エリ アへ設置する水素濃度計により格納容器からの水素漏えいを早期に検知するこ とが可能であり,原子炉建物4階(燃料取替階)に設置する水素濃度計とともに 原子炉棟内全体での水素影響を把握することが可能である。自主対策設備も含め た水素漏えい時の対策の全体フローを図 10 に,フローに記載している判断基準 の考え方を以下に示す。 【判断基準の考え方】

① 異常な漏えいを抑制するため格納容器ベントを実施

水素濃度が1.5vol%を超えるとPARの作動,水素処理による水素濃度上昇の抑制効果を見込むことができ、また、格納容器の設計漏えい率を超えた状態では水素とともに放射性物質も漏えいする可能性が高いため、早期に格納容器ベント操作へ移行する方が有効と考え、水素濃度「2.5vol%」を判断基準とし、格納容器ベントを実施する。

② 非常用ガス処理系の停止

非常用ガス処理系は、格納容器から漏えいしたガスに含まれる放射性物質を 低減しつつ、水素を大気へ放出することで原子炉棟の水素濃度上昇を抑制でき、 また、水素の成層化を防ぐ換気効果を有することから、運転可能な場合は使用 する。ただし、非常用ガス処理系は防爆仕様ではないため、系統内での水素爆 発のリスクを回避する必要があり、可燃限界を下回る水素濃度「1.8vo1%」を 非常用ガス処理系の停止基準とする。

③ 原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル開放

PARによる水素処理や格納容器ベントによる水素処理にも関わらず,原子 炉棟への水素が漏洩する場合には,原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル を開放することにより水素濃度上昇を抑制する。PARによる水素処理や格納 容器ベントによる水素上昇の抑制効果を考慮し,原子炉建物燃料取替階ブロー アウトパネル開放は格納容器ベントを実施してもなお水素濃度が低下しない場 合に実施する。なお、図11に原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル開放に よる燃料取替階の水素濃度の時間変化を示すが,格納容器ベントの判断基準で ある水素濃度2.5%から,原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル開放の判断 及び準備時間を踏まえても,可燃限界到達までには十分に時間的余裕があるこ とから,原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネルの開放操作は可能であり, 原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル開放後は燃料取替階の水素濃度の低 減が期待できる。

④ 原子炉ウェル代替注水系による原子炉ウェル注水

ドライウェル主フランジからの水素ガス漏えいを抑制するため、原子炉格納 容器内の温度の上昇が継続し、171℃に到達した場合において、原子炉ウェル代 替注水系が使用可能であれば原子炉ウェル代替注水系による原子炉ウェルへの 注水を実施する。



図10 水素漏えい時の対策フロー



図 11 原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル開放による水素濃度の時間変化 (PAR及び格納容器ベント不作動時)

局所エリアにおける水素爆発防止対策について

1. はじめに

当社は、格納容器から漏えいした水素ガスを処理するために原子炉建物4階 (燃料取替階)にPARを設置し、ドライウェル主フランジ並びにそれ以外の格 納容器漏えいポテンシャルがある箇所から漏えいする水素ガスを原子炉建物4 階(燃料取替階)で再結合処理することで、原子炉棟の水素濃度上昇を抑制する。 格納容器漏えいポテンシャルがある箇所には、局所エリアになっている箇所もあ るため、そこでの水素ガス濃度の影響について説明する。

2. 水素影響を考慮すべき局所エリアについて

格納容器のバウンダリ構成部である構造部及びシール部に対して,「限界温 度・圧力評価」にて設定した限界温度及び,限界圧力を踏まえると,シール部の 限界よりも構造部の限界の方が十分裕度があることが確認されており,格納容器 からの漏えい箇所としては,シール部を選定している。(参考1)

このうち,水素影響を考慮すべき局所エリアにあるものを抽出した結果を表1 に示す。また,それらの配置を図1及び図2に示す。

漏えいフロア	想定漏えい箇所	評価対象区画
2階	逃がし安全弁搬出ハッチ	SRV補修室
1階	制御棒駆動機構搬出ハッチ	CRD補修室
	所員用エアロック	所員用エアロック室

表1 水素影響を考慮すべき局所エリア

図1 評価対象区画(原子炉建物1階)



図2 評価対象区画(原子炉建物2階)

3. 解析モデル

SRV補修室,CRD補修室の解析モデルを図3に示す。また,所員用エアロック室の解析モデルを図4に示す。所員用エアロック室の解析モデルについては, エリアの雰囲気が循環することによる希釈効果を天井及び側面の換気ダクトを モデル化することで模擬する。

図3 解析モデル(SRV補修室, CRD補修室)

図4 解析モデル(所員用エアロック室)

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

4. 解析条件

格納容器からの漏えい条件は表2に示すとおり,本文「2.2.2 原子炉棟の水 素濃度解析」の有効性評価結果を踏まえた条件と同じとする。ただし,保守的な 評価を行うため,格納容器から漏えいした瞬間,全ての水蒸気が瞬時に凝縮する ことを仮定する。具体的には漏えいガスの水蒸気分を除いた水素ガスが 100℃で 流入することとする。

評価対象区画の流入境界条件については,各想定漏えい箇所の周長比に応じて 按分した値を,その評価対象区画の流入量とする。

また,評価対象区画の容積を表3に示す。

八拓	百日	有効性評価結果を踏まえた条件		
万須	山 均日	ベントケース	RHARケース	
格納容器条件	圧力			
	温度	本文表 2.2.2-7	本文表 2.2.2-10	
	漏えい率			
	水素濃度			
	窒素濃度	本文表 2.2.2-8	本文表 2.2.2-11	
	水蒸気濃度			

表2 格納容器からの漏えい条件

表3 評価対象区画の容積

SRV補修室	$1,076m^{3}$
CRD補修室	$379 \mathrm{m}^3$
所員用エアロック室	$37 \mathrm{m}^3$

5. 解析結果

① ベントケース

SRV補修室、CRD補修室及び所員用エアロック室の解析結果を、それぞ れ図5から図7に示す。



いずれの区画についても、水素濃度の可燃限界4vol%を下回る。

水素・酸素濃度の時間変化(CRD補修室)



図7 水素・酸素濃度の時間変化(所員用エアロック室)

② RHARケース

SRV補修室,CRD補修室及び所員用エアロック室の解析結果を,それ ぞれ図8から図10に示す。



いずれの区画についても、水素濃度の可燃限界4vol%を下回る。



6. 評価結果

局所エリアであるSRV補修室,CRD補修室及び所員用エアロック室につい て,特別な水素対策を行わない状態において局所エリアへの水素流入を保守的に 評価した結果,水素濃度は可燃限界を下回ることを確認した。

以上のことから局所エリアにおいては、水素濃度が可燃限界未満となることを 確認しているが、局所エリアに漏えいした水素ガスを早期検知及び滞留状態を把 握することは、水素爆発による原子炉建物の損傷を防止するために有益な情報に なることから、表1に示す局所エリアに漏えいした水素ガスを計測するための水 素濃度計を設置し、事故時の監視機能を向上させる。設置場所を図 11 に示す。 これにより、格納容器内にて発生した水素ガスが漏えいするポテンシャルのある 箇所での水素濃度と、水素ガスが最終的に滞留する原子炉建物4階(燃料取替階) での水素濃度の両方を監視できることとなり、原子炉棟全体での水素影響を把握 することができる。

図11 局所エリア用の原子炉建物水素濃度の設置場所(1/2)

図11 局所エリア用の原子炉建物水素濃度の設置場所(2/2)

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

2.2.3 静的触媒式水素処理装置の性能試験について

メーカによる開発試験によりPARの基本性能評価式が設定され,様々な環境 下でのPARの性能確認のため,国際的な実証試験が実施されている。以下に性 能評価式の導出,様々な環境下におけるPARの性能評価等を示す。

(1) PARの水素濃度低減性能試験について

基本性能評価式の設定, PAR設置位置の違いによる性能評価を目的とし, PAR開発試験として, Battelle MC 試験が実施されている。

試験条件を表 2.2.3-1, 試験体概要を図 2.2.3-1 に示す。複数の部屋に区画 された試験装置内にPARを設置したのち,水素を注入し,各部屋での水素濃 度等を測定している。

図 2.2.3-2 は、R 5 の部屋にPARを設置し、雰囲気を蒸気条件にしたのち にR 5 の部屋へ水素を注入したケースの試験概要を示している。この試験ケー スにおける各部屋の水素濃度変化を図 2.2.3-3 に示す。触媒反応によって生じ る対流等の効果により、水素濃度分布はほぼ均一になっていることが分かる。 得られた試験結果をもとに、PARの入口・出口における水素濃度の差より算 出した再結合効率を図 2.2.3-4 に示す。再結合効率は約 85%(0.846)となっ ている。

この試験を通じて基本性能評価式は設定されており,以下に導出過程を示す。 メーカにおいて,PARへの流入量と水素濃度の相関は以下の式で表されると 仮定している。

DR = Q ·
$$\begin{pmatrix} C_{H2} \\ 100 \end{pmatrix}$$
 · $\gamma \cdot \eta$ · · · · · · · · · · · · · · · · (式 2. 2. 3-2)
DR : 水素処理容量 (kg/s)
 γ : 水素密度 (kg/m³)
 η : 再結合効率

¹⁰⁰

試験における測定値による水素処理容量は以下となる。

(式 2.2.3-2) 及び(式 2.2.3-3) より, 試験における PARへの流入量は, 水素濃度変化の測定値から求まる。

(式 2. 2. 3-4)による流入量と,その時の水素濃度のデータより,(式 2. 2. 3-1)の定数 a, b はフィッティングにより決定される。

$$a = 0.67$$

 $b = 0.307$

(式 2.2.3-5), (式 2.2.3-6) により, PARの水素処理容量は次式で表 される。

$$DR = \frac{a \cdot \eta}{R_{H2}} \cdot \left(\frac{C_{H2}}{100}\right)^{b+1} \cdot \frac{P}{T} \qquad \cdots \qquad \cdots \qquad \cdots \qquad (\not \exists 2. 2. 3-7)$$
$$\frac{a \cdot \eta}{R_{H2}} = A = \boxed{\qquad}, \quad b+1=1.307$$

(式 2.2.3-7) にスケールファクタを乗じたものが(式 2.2.1-1) に示す P A R の基本性能評価式となる。

表 2.2.3-1 試験条件

試験名称		Battelle MC 試験
試験体		
試験条件	温度	
	圧力	
	水蒸気濃度	
	水素濃度	

図 2.2.3-1 試験体概要図

図 2.2.3-2 試験概要図



図 2.2.3-3 試験結果(各部屋の水素濃度変化)



図 2.2.3-4 試験結果(再結合効率の算出)

(2) 雰囲気の違いによる PARの性能影響

EPRI と EDF の合同により, CEA (フランス原子力庁)の Cadarache 研究所の KALI施設を用い, 圧力, 温度, 蒸気等の雰囲気条件の違いによる影響の有 無を確認するため, KALI試験が実施されている。試験条件を表 2.2.3-2 に, 試験体の概要を図 2.2.3-5 に, 試験装置の概要を図 2.2.3-6 に示す。

表 2.2.3-2 試験条件

試験名称		KALI 試験
試験体		
試験条件	温度	
	圧力	
	水蒸気濃度	
	水素濃度	

図 2.2.3-5 試験体概要図

図 2.2.3-6 試験装置概要図

① 蒸気環境下での影響

蒸気環境下での影響について確認した試験条件を表 2.2.3-3 に, 試験結果 を図 2.2.3-7 に示す。ドライ条件下と比べて, 蒸気条件下でのPARの性能 は同等であり, 蒸気による影響はないと考えられる。

なお,燃料プールの沸騰により大量の蒸気が発生した場合,蒸気により水 素は希釈され,原子炉棟内の水素濃度及び酸素濃度は低下し,可燃限界に達 することはないと考える。

表 2 2 3-3	試驗条件	(蒸気環境に)	トス	影墾)
1 4.4.0 0			$h' \alpha$	「泉ノ音」

試験ケース	温度	圧力	水素濃度	蒸気濃度
N8				
N9				



図 2.2.3-7 試験結果(蒸気環境下での影響)

② 低酸素環境下での影響

KALI試験において,低酸素濃度条件下での影響について確認されており,試験条件を表2.2.3-4に,試験結果を図2.2.3-8に示す。試験条件としては,初期水素濃度及び酸素濃度以外は同じ雰囲気条件で行っており,図2.2.3-8に示すように,酸素濃度が低い場合,水素と酸素による再結合反応が進まなくなることから,PARの性能が低下していることが分かる。また,N4の試験ケースで酸素が十分にあると想定して基本性能評価式を用いて水素処理容量を算出した場合,N6及びN13/7の試験結果と相違ないことからも,低酸素環境下ではPARの性能が低下するといえる。

島根2号炉の場合,水素発生量に比べて十分な酸素量を有していることを 確認しており,酸素濃度による影響はない。

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

 試験ケース
 温度
 圧力
 初期水素濃度
 初期酸素濃度

 N4
 N6
 113/7
 113/7
 113/7

表 2.2.3-4 試験条件(酸素濃度による影響)

図 2.2.3-8 試験結果(酸素濃度による影響)

(3) スケールファクタの妥当性

触媒カートリッジ88枚の試験体(1/1スケール)を用いたBattelle MC 試 験結果に基づき基本性能評価式が設定され、その後、触媒カートリッジの寸法 及び設置間隔を保ったままカートリッジ枚数が44枚(1/2スケール)、22枚 (1/4スケール)、11枚(1/8スケール)である小型化されたPARが開発さ れた。

これらの小型PARは、単位流路面積あたりの触媒カートリッジ表面積が同 ーとなるよう、ハウジングの開口面積の比も 1/2、1/4、1/8 としていることか ら、流量(水素処理容量)がカートリッジ枚数に比例するものとして、スケー ルファクタが設定されている。また、試験等のために触媒カートリッジの高さ 以外の寸法を変更している場合でも、触媒カートリッジの設置間隔を同じにす ることで、同様にスケールファクタはハウジングの開口面積の比で整理できる。 基本性能評価式(式 2.2.3-7)にこのスケールファクタを乗じたものが小型P ARの基本性能となる。

¹⁰⁰

¹⁰⁶

KALI試験では、小型PARよりもさらに流路面積の小さい試験体で性能 が確認されている。試験結果とスケールファクタを考慮した基本性能評価式と の比較を図2.2.3-9に示す。図中の点線は、基本性能評価式を用いて試験条件 及び水素濃度から算出し、スケールファクタ(1/40)を考慮したものである。 解析上PARの動作を期待している水素濃度の範囲(1.5%~4.0%)において、 試験結果と基本性能評価式(点線)はよく合っており、スケールファクタが妥 当であることを示している。

Battelle MC 試験, KAL I 試験ならびに島根2号炉で使用するPARの仕様の比較を表2.2.3-5 に示す。触媒カートリッジ部やチムニ部のハウジングの高さは同じで,違いは触媒カートリッジ枚数またはハウジング開口面積であることから,スケールファクタとしては0.025~1の範囲であれば適用可能と考える。島根2号炉で使用するPARは1/4スケールでこの範囲内にあることから,スケールファクタ及び基本性能評価式は適用可能である。



図 2.2.3-9 KAL I 試験結果と基本性能評価式との比較

	Battelle MC 試験	KALI 試験	島根2号炉
PARモデル	P A R - 88	試験用PAR	P A R - 22
触媒カートリッジ枚数	88枚		22 枚
ハウジング開口面積			
スケールファクタ	1	0.025	0.25
	(88/88)		(22/88)
延長チムニの有無	なし	なし	なし
	(標準チムニ)	(標準チムニ)	(標準チムニ)

表 2.2.3-5 PARの仕様比較

(4) PARの反応開始遅れの影響

PARの結合反応の開始水素濃度について,NRC(米国原子力規制委員会)の委託によりSandia 国立研究所(SNL)にて実施されたSNL試験にて確認されている。表 2.2.3-6に試験条件及び反応開始水素濃度を示す。雰囲気条件の違いに関わらず,水素濃度1vol%未満でPARによる結合反応を開始している。

GOTHICによる原子炉棟の水素濃度解析においては、PARによる反応 開始水素濃度を1.5vol%に設定しており、水素濃度を高く見積もることがで きる。反応開始遅れを考慮しない場合(反応開始水素濃度:0vol%)の水素 濃度変化との比較を図2.2.3-10に示す。反応開始水素濃度を高く設定した解 析結果においても、原子炉棟の水素濃度を可燃限界未満に抑制しており、反応 熱による影響で最高使用温度(300℃)を上回ることはないため、PARの反 応開始遅れの影響はない。

試験番号	圧力	温度	水蒸気濃度	酸素濃度	反応開始水素濃度
	(bar)	(°C)	(%)	(%)	(vo1%)
PAR-1	2.1	17	0	21	0.3
PAR-2	2.1	24	0	21	0.15
PAR-3	2.1	102	52	10	0.4

表 2.2.3-6 SNL試験の試験条件及び反応開始水素濃度



102
(5) 反応阻害物質ファクタについて

炉心損傷を伴う重大事故時において,格納容器内によう化セシウム等の粒子 状放射性物質,ガス状よう素,蒸気等が発生する。これらが原子炉棟へ漏えい した場合,PARの性能に影響を与える可能性があるため,影響評価を行う必 要がある。

粒子状放射性物質については、沈着や格納容器スプレイにより除去されることから、原子炉建物4階(燃料取替階)への漏えい量は十分小さく、影響はないと考えられる。また、2.2.3(2)①に示したように、蒸気環境下による性能への影響ないと考えられる。

したがって,影響因子としてはガス状よう素を対象とし,以下のとおりPA Rの性能への影響を評価する。

事故時に炉内に内蔵されるよう素元素量は約 18.1kg であり, NUREG-1465 に 基づき,格納容器内へのよう素の放出割合を 61%, Regulatory Guide 1.195 に基づき,無機よう素生成割合を 91%,有機よう素生成割合を 4%とする。ま た,格納容器内の自然沈着による除去効果については,CSE での実験結果に基 づき,事象発生後 2 時間までは除去効果を考慮せず,2 時間以降は DF200 を考 慮する。

このとき,格納容器の漏えい率を一律10%/日,原子炉建物4階(燃料取替階)へ全量漏えいすると仮定した場合,ガス状よう素濃度は約11mg/m³となる。

よう素による影響を確認するために行われた Battelle MC 試験の試験条件を 表 2.2.3-7 に,試験結果を図 2.2.3-11 に示す。試験は,蒸気環境下において 空間に対するよう素割合約 300mg/m³ で実施しており,約 25%性能低下してい ることが確認されている。

試験条件と比べて島根2号炉で想定されるガス状よう素濃度は十分に小さく,影響は小さいと考えるが,よう素環境下でのPARの性能低下を考慮し,反応阻害物質ファクタとして「0.5」を設定する。

なお、反応阻害はよう素が触媒に付着することで起こるものであり、スケー ルファクタが変わっても、PAR内部の流速は一律であり、付着するよう素の 割合は変わらないため、ガス状よう素による影響評価にスケールファクタを考 慮する必要はない。

> 103 **109**

	X 11 1 0			
温度	圧 力	初期水素濃度	蒸気濃度	よう素濃度
120°C	2bar	$4 \mathrm{vol}\%$	50~70vo1%	$300 \mathrm{mg/m^3}$

表 2.2.3-7 試験条件(よう素の影響)



図 2.2.3-11 試験結果(よう素の影響)

本試験は,表2.2.3-7に示す条件でよう素による触媒性能低下の影響を確認 しているが,本試験結果が実機条件に適用できるかを確認するために,本試験 結果における水蒸気濃度,温度及び圧力の影響について示す。

触媒の被毒は、強力な化学吸着による触媒反応の阻害によって発生する。したがって、よう素による被毒は、よう素によるパラジウム原子の物理的な閉塞により発生する(図2.2.3-12)。水蒸気濃度及び圧力は、パラジウム表面に結合しているよう素の状態を変えることができないため、基本的には水蒸気濃度と圧力は、よう素による被毒効果に与える影響はないと考えられる。なお、水蒸気については、触媒に被膜ができること等による物理的な触媒性能低下の影響が考えられるが、それについては「2.2.3(2)①蒸気環境下での影響」のとおり、有意な影響はないことを確認している。さらに、触媒粒には疎水コーティングが施されていることから、水蒸気による性能低下を防ぐ設計考慮がなされている。

また、本試験条件は、島根原子力発電所2号炉の事故時に想定される環境と 比較し、よう素濃度、水蒸気濃度は保守的な条件となっている。これらを踏ま え、本試験結果における水蒸気濃度、圧力が与える大きな影響はない。

¹⁰⁴ **110**



図 2.2.3-12 パラジウムへのよう素の結合の概略図

一方,温度については,触媒周りの温度が200℃付近の高温になると,吸着 されたパラジウムとよう素が分離し,パラジウムは触媒機能を回復する知見が 既往研究より確認されている(図2.2.3-13参照)。これは,温度が上がったこ とにより化学結合状態が壊れてパラジウムとよう素が分離する状況になった ことによるものと考えられる。



図 2.2.3-13 再結合効果と温度の関係

PARは、再結合反応を始めると、触媒温度が上昇し触媒自体は200℃を超 える高温状態になる。NIS社製PAR触媒は、粒型の触媒粒をカートリッジ に敷き詰めた構造になっており、被毒物質に全ての触媒が覆われることを防ぐ ことが設計上配慮されている。よって、被毒されていない部分は再結合反応が 始まり、それに伴い触媒粒の温度が上昇することで、被毒された部分の吸着さ れたパラジウムとよう素が分離することで触媒機能が回復する傾向になると 考えられる。すなわち、よう素による被毒は再結合反応開始時に影響するもの であるが、反応が開始すると、触媒温度上昇が支配的となり、試験条件として の温度は、影響を無視できるものと考えられる。よって、本試験結果で示す触 媒性能低下評価において、温度条件は大きな影響を与えるものではない。

¹¹¹

国内容器試験について

平成11年1月から平成13年5月までの期間で電力共通研究「触媒式FCS再 結合装置適用性研究(PHASE2)」が実施された。この研究において、水素処理速度 式の妥当性確認を目的の一つとして、縮小モデルを用いた国内容器試験が実施さ れており、その試験装置、試験条件を以下にまとめた。

1. 試験装置

図1に容器試験装置の外観を、図2に系統図を示す。試験装置は、試験容器、 ガス注入系、ガス供給設備、ガス分析計、真空排気装置等から構成されている。

図3 (a) に試験容器を示す。試験容器は, であり, 内部に図3 (b) に示す PAR を設置している。 PAR 内部には

の触媒カートリッジ5枚が格納されている。

図1 試験装置外観





ここで、本試験に用いている試験PARとPAR-11、PAR-22(島根2号 炉で採用)、PAR-44、PAR-88の触媒カートリッジの比較を表1に示す。 PARのスケールファクタは、触媒カートリッジの寸法及び配置間隔を開発時か ら変えないことを条件として、NIS開発試験時に使用されたプロトタイプPA Rのカートリッジ枚数(88枚)に対する、使用するPARのカートリッジ枚数の 比として、水素処理性能が規定できるものとするものである。また、本試験にて 用いている試験PARとPAR-22では、カートリッジの幅寸法が異なるが、幅 寸法を変更している場合には、入口部開口面積の比で整理し、スケールファクタ を算出できる。

本試験においてはこのスケールファクタを使用することで,実機の縮小モデル により,水素処理性能評価式の妥当性等を検証している。

PARタイ	触媒カートリッジ			PAR-88	入口開	PAR-88	スケー
プ	枚数	間隔	幅×高さ×厚さ	に対するカ	口面積	に対する入	ルファ
		[cm]	[cm]	ートリッジ	$[cm^2]$	口開口面積	クタ
				枚数の比		の比	
PAR-88	88			1		1	1
PAR-44	44			0.5		0.5	0.5
PAR-22	22			0.25		0.25	0.25
PAR-11	11			0.125		0.125	0.125
国内試験用	5			0.0569		0.0251	0.0251
PAR	5			0.0508		0.0201	0.0201

表1 触媒カートリッジの比較

2. 試験条件

本試験においては、原子炉格納容器内の条件を模擬し、スプレイ流量等の試験 パラメータを変化させて試験を実施しているが、表2にスプレイ無しで実施され た試験条件を示す。

表2 試験条件

RUN No.	スプレイ流量	水素濃度	酸素濃度	圧力	温度		
	[@/min]	[vo1%]	[vo1%]	[MPa]	[K]		
RUN-2	_	$0.5 \sim 3$	3. 5	0.13	333		

3. 試験方法と試験手順

試験容器内を約 0.13kPa(約1 torr)まで減圧した後,所定の分圧になるよう に窒素ガスを注入し、その後、試験容器周りの加熱ヒータにより試験温度条件に 設定する。最後に、水素ガスを容器に注入してPARによる水素ガス、酸素ガス の再結合反応状態について確認する。

4. 試験結果

図4に試験結果と水素処理性能評価式を用いた算出値の比較を示す。図4より, 試験結果に対して水素処理性能評価式から求めた値は,保守側となっていること が確認できる。

図4 試験結果と水素処理性能評価式を用いた算出値の比較

静的触媒式水素処理装置動作監視装置について

1. 目的

静的触媒式水素処理装置(以下,PARという。)は,原子炉棟内の水素濃度 上昇に従い自動的に作動する装置であり,電源や運転員による操作の不要な設備 である。

PARは、触媒における再結合反応により水素ガスを除去する設備であるので、 水素濃度の上昇にしたがって装置の入口側と出口側の差温度が上昇する(図1, 図2)ことから、PARに温度計を設置することにより、水素処理の状況を把握 することができ、PARによる水素処理が行われていることを確認することがで きれば、重大事故対処時の有効な情報となると考えられる。

このことから,原子炉建物4階(燃料取替階)に設置されているPAR(2個) に,熱電対を入口側と出口側に取り付け,中央制御室にてPARの温度を確認で きるようにし,重大事故対処時の監視情報の充実を図る。

図1 SNLで行われた試験用PAR概要



図2 SNLで行われた試験結果(PAR温度と水素濃度の関係)

2. 設備概要

PAR2個に対し、入口側及び出口側に熱電対を取り付け、事故時のPARの 測定温度を中央制御室にて監視できるようにする。

熱電対の設置位置は、PAR入口近傍及び触媒カートリッジ上方に熱電対シースを取り付け、ガス温度を測定できるようにしている。

試験結果(図2)において,触媒部での水素再結合反応に伴い,水素濃度 1.0vo1%程度でPAR入口と出口のガス温度差は約40K,水素濃度4.0vo1%程度 でPAR入口と出口のガス差温度は約170Kになっており,PARの入口側と出 口側の差温度が明確であることから,PAR動作を把握することができる。



図3 PARへの熱電対取付位置概要図

PARへの熱電対取り付け位置は、サポートとの干渉を考慮したPAR筐体付 近への取り付け性、固定性、保守性等を考慮してPAR入口側及び出口側のガス 温度が測れる位置としている(図3)。

熱電対シースは外径 3.2 mmであり, PARへの流路影響の観点から水素除去性能へ影響を及ぼすものではない。また,出口側の熱電対シースは 300℃以上の耐熱性を有しており, PARによる水素処理時に発生する熱の影響を考慮しても問題はない。

測定温度は、中央制御室に指示し、緊急時対策所に記録される(図4)。

F -				
名称	種類	計測範囲	取付箇所	個数
静的触媒式水素	劫重共	$0 - 100^{\circ}$	原子炉建物4階	0
処理装置入口温度	然电刈	0,~100 C	(燃料取替階)	Ζ
静的触媒式水素	劫重共	0~ 100°C	原子炉建物4階	0
処理装置出口温度	然电刈	0 ² ~ 400 C	(燃料取替階)	4

表1 PAR入口・出口温度計の主要仕様



図4 PAR入口・出口温度計の概略系統図

3. PAR動作監視装置(PAR入口・出口温度計)の設置場所

PARは水素ガスを処理する際の熱でガス温度が上昇するため、PAR装置で 上昇気流が発生する。したがって、原子炉建物4階(燃料取替階)の水素ガスが 自然対流を起こし拡散されることから、原子炉建物4階(燃料取替階)に配置し たPAR全体に水素ガスが行き渡り、一様に触媒反応を起こして温度が上昇する と想定している(「2.2.2原子炉棟の水素濃度解析」参照)。

以上を考慮して、PAR動作監視装置(PAR入口・出口温度計)の設置場所 は、位置的分散を考慮して、原子炉建物4階(燃料取替階)に配置した2個のP ARに設置している。(図5)

図5 PAR入口・出口温度計の配置図

KALI試験、SNL試験の試験データ適用性について

本章では、KALI試験及びSNL試験を用いて示した項目について、試験デ ータの適用性を示す。KALI試験及びSNL試験は表1に示す項目に対して試 験データを用いている。

	学田石日	使用した試験データ		
	就切填日	KALI試験	SNL試験	
(1)	性能評価式の適用性	\bigcirc	—	
(2)	蒸気環境下での影響	\bigcirc	—	
(3)	PARの反応開始遅れの影響	—	0	

表1 KALI試験及びSNL試験を説明に使用した項目について

KALI試験では実機PARと同様にチムニを延長していないPARを用いているが、SNL試験ではチムニを延長したPARを用いている。

試験データの適用性についてはこの延長チムニの有無による試験適用性を示す。

1. PARの反応開始遅れの影響

PARの反応開始遅れを確認するために、SNL試験のデータを用いている。 SNL試験に用いたPARと当社に設置するPARの比較を表2に示す。いずれ もNIS社製のカートリッジ枚数が22枚タイプであり、入口サイズが多少異な るものの同程度のサイズである。大きく異なる箇所としてはチムニの有無であり、 当社設置のPARはチムニが無いタイプであるのに対し、SNL試験に用いたP ARは 形チムニを有するタイプを用いている。

ただし、ここで確認すべき事項は、水素ガス流入に対してPARの反応開始時 間・定格容量に達する時間までにどれだけ遅れがあるかである。チムニは、触媒 反応時に発生する熱によるPAR内の上昇気流を増強させることで水素処理能 力を向上させるものであり、触媒反応が開始される初期についてはチムニの効果 はない。つまり、PARの反応開始初期の発熱による温度変化、定格の水素処理 能力を発揮するまでの時間を確認する際は、水素処理容量を向上させるために取 付けているチムニの有無は大きく関係しない。よって、触媒反応開始の遅れの影 響を確認するためにSNL試験を用いることに問題はない。

¹¹⁴ **120**

項目	島根2号炉 SNL部			L試験	
PAR外形					
PAR製造社	NIS社		Ν	IS社	
カートリッジ枚数	22 枚		2 (88 枚タイプ)	2枚 D1/4ス	ケール)
入口サイズ	幅: 奥行:		幅 奥行	:	
延長チムニ	なし				

表2 実機とSNL試験のPAR比較について

- 2.3 原子炉建物水素濃度監視設備について
- 2.3.1 原子炉建物水素濃度監視設備の設計方針について

炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉棟の水素濃度が変動する可能 性のある範囲で測定するための設備として原子炉建物水素濃度を設置する。

(1) 設計方針

原子炉建物水素濃度は炉心の著しい損傷が発生し,ジルコニウム-水反応等 で短期的に発生する水素ガス及び水の放射線分解等で長期的に緩やかに発生 し続ける水素ガスが格納容器から原子炉棟へ漏えいした場合に,原子炉棟にお いて,水素濃度が変動する可能性のある範囲で測定を行い,中央制御室におい て連続監視できる設計とする。また,原子炉建物水素濃度は電源が喪失した場 合においても常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電 が可能な設計とする。

(2) 主要仕様

原子炉建物水素濃度の主要仕様を表 2.3.1-1 に示す。原子炉建物水素濃度は 原子炉棟の水素濃度を触媒式または熱伝導式水素濃度検出器を用いて電気信 号として検出する。検出された電気信号を演算装置にて水素の濃度信号に変換 した後、中央制御室に指示し、緊急時対策所にて記録する。図 2.3.1-1 に概略 構成図を示す。

名称	検出器の種類	計測範囲	個数	取付箇所
	触媒式 水素検出器	0~ 10vo1%	1	原子炉建物地下1階
原子炉建物 水素濃度	熱伝導式 水素検出器	0~ 20vo1%	6	原子炉建物4階:2個 原子炉建物2階:2個 原子炉建物1階:2個

表 2.3.1-1 原子炉建物水素濃度の主要仕様



図 2.3.1-1 原子炉建物水素濃度の概略構成図

(3) 設置場所

原子炉建物水素濃度の検出器の設置場所を図2.3.1-2から図2.3.1-5に示す。 なお、添付9にて記載した局所エリア及びトーラス室に漏えいした水素ガス を早期検知及び滞留状況を把握することは、水素爆発による原子炉建物の損傷 を防止するために有益な情報になることから、局所エリア及びトーラス室に漏 えいした水素ガスを計測するため水素濃度計を設置し、事故時の監視性能を向 上させる。これにより、格納容器内にて発生した水素ガスが漏えいするポテン シャルのある箇所での水素濃度と、水素ガスが最終的に滞留する原子炉建物4 階(燃料取替階)での水素濃度の両方を監視できることとなり、原子炉棟全体 での水素影響を把握することが可能となる。なお、トーラス室の水素ガスの挙 動としては、原子炉格納容器から漏えいした高温の気体による上昇流と、上昇 した気体が天井および側壁にて冷却されることで発生する下降流により、トー ラス室の雰囲気全体を混合する自然循環流が生じ、水素濃度はほぼ均一になる と考えられるため、図2.3.1-5に示す設置場所に1台設置する。

図 2.3.1-2 原子炉建物水素濃度の設置場所(1/4)

図 2.3.1-3 原子炉建物水素濃度の設置場所(2/4)

図 2.3.1-4 原子炉建物水素濃度の設置場所(3/4)

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

118 **124**

図 2.3.1-5 原子炉建物水素濃度の設置場所(4/4)

(4) 代替電源の確保

原子炉建物水素濃度監視設備は,常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流 電源設備から電源供給が可能な設計とする(図 2.3.1-6 参照)。



図 2.3.1-6 単線結線図

120

126

原子炉建物水素濃度の適用性について

原子炉建物水素濃度は、炉心の著しい損傷が発生した場合に、原子炉棟内に発 生する水素ガスを監視する目的で、水素濃度が変動する可能性のある範囲で測定 できる設計としている。

計測範囲の考え方

炉心損傷時に原子炉格納容器内に発生する水素ガスが原子炉棟に漏えいした 場合に、PARによる水素濃度低減(可燃限界である4vol%未満)をトレンド として連続的に監視できることが主な役割であることから、原子炉建物水素濃度 (触媒式)では0~10vol%、原子炉建物水素濃度(熱伝導式)では0~20vol% を計測可能な範囲とする。

2. 測定原理

(1) 原子炉建物水素濃度(触媒式)

原子炉建物地下1階のトーラス室に設置する水素濃度計は,触媒式水素検出 器を用いる。触媒式水素検出器は,図1に示すとおり,触媒活性材でコーティ ングされた検知素子と補償素子,及び2つの固定抵抗でブリッジ回路が構成さ れている。水素が検知素子に触れると触媒反応により空気中の酸素と結合(接 触燃焼)し,発熱して検知素子温度が上昇する。検知素子温度が上昇すること により,素子の抵抗値が変化すると図1のブリッジ回路のAB間の出力信号が 変化する。水素と酸素の結合による発熱量は水素濃度に比例するため,検知素 子の温度変化による抵抗値変化を水素濃度として測定できる。

また,水素による検知素子の温度上昇と環境温度の上昇を区別するため,素 子表面に触媒層を有さない補償素子により環境温度の変化による検知素子の 抵抗値変化は相殺される。



(2) 原子炉建物水素濃度(熱伝導式)

原子炉建物4階(燃料取替階)天井及び中間付近,2階及び1階に設置する 水素濃度計は,熱伝導式水素検出器を用いる。

熱伝導式水素検出器は、検知素子と補償素子が図2のようにホイートストン ブリッジ回路に組み込まれている。検知素子側は、原子炉建物内雰囲気ガスが 触れるようになっており、補償素子側は基準となる標準空気が密閉され、測定 ガスは直接接触しない構造になっている。このため、水素が検知素子に接触す ることで、補償素子と接触している基準となる標準空気との熱伝導度の違いか ら温度差が生じ、抵抗値が変化し、ブリッジ回路の平衡がくずれ、信号出力が 得られる。検知素子に接触するガスの熱伝導度は、水素濃度に比例するため、 検知素子の温度変化による抵抗値変化を水素濃度として測定できる。

また,補償素子の標準空気容器の外側には測定ガスが同様に流れ,温度補償 は考慮された構造となっている。

熱伝導式水素検出器は、標準空気に対する測定ガスの熱伝導率の差が大きい ことを利用しているものである。水素の熱伝導率は、約0.18W/(m・K)at27℃ である一方、酸素、窒素は、約0.02W/(m・K)at27℃と水素より1桁小さく、 これらのガス成分の変動があっても水素濃度測定に対する大きな誤差にはな らない。



3. 設置場所

炉心の著しい損傷が発生した場合が発生し,格納容器内に水素ガスが蓄積した 状況では,格納容器のフランジ部等を通じて水素ガスが原子炉棟内に漏えいする 可能性がある。原子炉棟内に漏えいした水素ガスは,比重等の関係で原子炉建物 4階(燃料取替階)まで上昇し,原子炉建物4階(燃料取替階)に滞留すること が予想される。また,PARは水素ガスを処理する際の熱でガス温度が上昇する ため,PAR装置で上昇気流が発生する。したがって,原子炉建物4階(燃料取 替階)の水素ガスが自然対流を起こし拡散される。

以上を考慮して,水素濃度計の設置場所は,水素ガスが最も蓄積されると想定 される原子炉建物4階(燃料取替階)に配置している。

また,非常用ガス処理系を使用する場合,原子炉建物4階(燃料取替階)まで 上昇せず,非常用ガス処理系に流入する可能性があることから,非常用ガス処理 系の吸込み配管がある,原子炉建物2階に設置している。

なお、添付9にて記載した局所エリア及びトーラス室に漏えいした水素ガスを 早期検知及び滞留状況を把握することは、水素爆発による原子炉建物の損傷を防 止するために有益な情報になることから、局所エリア及びトーラス室に漏えいし た水素ガスを計測するため水素濃度計を設置し、事故時の監視性能を向上させる。 これにより、格納容器内にて発生した水素ガスが漏えいするポテンシャルのある 箇所での水素濃度と、水素ガスが最終的に滞留する原子炉建物4階(燃料取替階) での水素濃度の両方を監視できることとなり、原子炉棟全体での水素影響を把握 することが可能となる。 4. 原子炉建物水素濃度検出器の選定について

原子炉建物水素濃度検出器は,設置個所における重大事故等時の環境を考慮す る必要がある。トーラス室においては,トーラス室の想定環境温度が120℃であ ることから,想定環境温度に対して耐性の高い触媒式水素検出器を選定する。 原子炉建物4階(燃料取替階)及び局所エリアにおいては,想定環境温度が66℃ であることから,想定環境温度を踏まえ熱伝導式水素検出器を選定する。

5. 原子炉建物水素濃度検出器の耐環境性について

設置場所の環境条件は以下のとおり。なお、水素濃度検出器設置場所の環境条件設定については、有効性評価を踏まえた条件を解析条件として算出している。 (「2.2.2 (6) PAR解析条件」)

対象	事故時想定環境※	耐環境試験結果
原子炉建物水素濃度	温度:120℃湿度:100%RH	耐環境試験温度 : 耐環境試験湿度 :
(触媒式)	積算放射線量:0.28kGy	耐環境試験放射線量:
原子炉建物水素濃度 (熱伝導式)	温 度:66℃ 湿 度:100%RH 積算放射線量:0.28kGy	耐環境試験温度 : 耐環境試験湿度 : 耐環境試験放射線量:

表1 事故時想定環境条件と試験条件

※ 想定環境は、詳細評価により今後見直す可能性がある。

2.4 原子炉ウェル代替注水系(自主対策設備)について

原子炉ウェル代替注水系は、重大事故等時において、ドライウェル主フランジ を冷却することで格納容器外への水素漏えいを抑制し、原子炉建物の水素爆発を 防止する機能を有するものであり、自主対策設備として設置する。ドライウェル 主フランジは図 2.4-1 に示すように、原子炉ウェルに水を注水することで、ドラ イウェル主フランジシール材を外側から冷却することができる。ドライウェル主 フランジのシール材は事故時の過温・過圧状態に伴うフランジ変形時に、シール 材が追従できない程の劣化があると、閉じ込め機能を喪失する。このシール材は、 以前はシリコンゴムを採用していたが、格納容器閉じ込め機能の強化のために耐 熱性、耐蒸気性、耐放射線性に優れた改良EPDM製シール材に変更し閉じ込め 機能強化を図っている。改良EPDM製シール材は 200℃蒸気が7日間継続しても 閉じ込め機能が確保できることを確認しているが、シール材の温度が低くなると、 熱劣化要因が低下し、閉じ込め機能もより健全となり、原子炉棟への水素漏えい を抑制できる。

このことから,設置許可基準規則第53条(原子炉建物水素爆発防止)に対する 自主対策設備として,重大事故等時に原子炉ウェルに注水し,格納容器外側から ドライウェル主フランジを冷却し水素漏えいを抑制することを目的として,原子 炉ウェル代替注水系を設置する。



図 2.4-1 原子炉ウェル代替注水系の概要図

131

2.4.1 原子炉ウェル代替注水系の設計方針について

原子炉ウェル代替注水系は、原子炉ウェルに水を注水し、ドライウェル主フラ ンジシール材を格納容器外部から冷却することを目的とした系統である。原子炉 ウェル代替注水系は、大量送水車、接続口等で構成しており、重大事故等時にお いて、代替淡水源(輪谷貯水槽(西1)及び輪谷貯水槽(西2))の水、又は海水を原 子炉ウェルに注水しドライウェル主フランジを冷却することで、ドライウェル主 フランジからの水素漏えいを抑制する設計とする。したがって、事故時に速やか にドライウェル主フランジシール材を冠水させるように原子炉ウェルに水を張る ことが必要であり、その際の必要注水量は冠水分と余裕分も見込み約 30m³以上と する。これを注水開始から約2時間で達成できることを設計方針としており、原 子炉ウェル注水の系統流量は15m³/h以上とする。これを達成するために、原子炉 ウェル代替注水系のポンプは大量送水車を採用する。また、大量送水車を接続す る接続口は、位置的分散して複数設置する。原子炉ウェル代替注水系の主要仕様 を表 2.4.1-1 に示す。

大量送水車				
台数	1			
容量	168m ³ /h/台以上			
	(吐出圧力 0.85MPa において)			
	120m ³ /h/台以上			
	(吐出圧力 1. 4MPa において)			

表 2.4.1-1 原子炉ウェル代替注水系主要仕様

2.4.2 原子炉ウェル代替注水系の効果について

重大事故等時における格納容器過温・過圧事象において、ドライウェル主フラ ンジの閉じ込め機能を強化するために格納容器限界温度(200℃)が7日間継続し たとしても健全性が確認できる改良EPDM製シール材を取り付ける。よって、 ドライウェル主フランジからの水素ガス漏えいポテンシャルは低減しているが、 原子炉ウェル注水により原子炉ウェルに常温の水を注水することで冷却効果が得 られるため、水素ガスの漏えいをさらに抑制することが可能である。よって、原 子炉ウェル代替注水系は、原子炉建物の水素爆発防止対策の1つとして効果的で ある。

2.4.3 原子炉ウェル注水による格納容器への影響について

原子炉ウェル代替注水系は,原子炉格納容器温度が200℃のような過温状態で常 温の水を原子炉ウェルに注水することから,ドライウェル主フランジを急冷する ことにより格納容器閉じ込め機能に影響が無いかについて評価を行った。

¹³²

(1) 評価方法

格納容器過温時に原子炉ウェルに注水することで,低温の水がドライウェル 主フランジに与える熱的影響を評価する。格納容器への影響としては鋼材部の 熱影響が考えられるため,影響する可能性がある部位としてはドライウェル主 フランジ及びドライウェル主フランジ締付ボルトが挙げられる。このうち,体 積が小さい方が水により温度影響を受けるため,評価対象としてドライウェル 主フランジ締付ボルトを選定し,ドライウェル主フランジ締付ボルトの急冷に よる熱的影響を評価する。

(2) 評価結果

原子炉ウェル注水によるドライウェル主フランジ締付ボルト冷却時の発生 応力について表 2.4.3-1 に示す。評価結果から、ボルトが 200℃から 20℃まで 急冷された場合でも、応力値は降伏応力を下回っておりボルトが破損すること はない。

項目	記号	単位	値	備考
材料	_	_	SNCM439	ドライウェル主フランジ締 付ボルトの材料
ヤング率	Е	MPa	192, 000	20℃でのヤング率
熱膨張率	α	1/K	1.25×10^{-5}	200℃での熱膨張率
温度差	Δ T	К	180	水温 20℃とし,格納容器温 度 200℃時の温度差
ひずみ	8	_	2. 26×10^{-3}	$\varepsilon = \alpha \cdot \Delta T$
応力	σ	MPa	434	$\sigma = \mathbf{E} \cdot \boldsymbol{\alpha} \cdot \boldsymbol{\Delta} \mathbf{T}$
設計降伏点	Sy	MPa	754	SNCM439 (200°C)
設計引張応力	Su	MPa	865	SNCM439 (200°C)

表2.4.3-1 ドライウェル主フランジ締付ボルトの熱収縮による応力評価結果

また,原子炉ウェル注水は原子炉ウェルに注水しドライウェル主フランジを 冷却するため,原子炉格納容器を除熱することによる原子炉格納容器負圧破損 への影響が懸念される。この原子炉格納容器の負圧破損に対する影響について 検討した結果,原子炉ウェルに注水しドライウェル主フランジを冷却すること による原子炉格納容器除熱効果は小さく,崩壊熱に対して十分低いことが確認 できており,原子炉格納容器を負圧にするような悪影響はない。

¹³³

(3) まとめ

上記の結果から,原子炉ウェル注水による急冷により格納容器閉じ込め機能 に悪影響を与えることはない。また,低炭素鋼の延性一脆性遷移温度は一般的 に約-10℃以下であり,水温はこの温度領域以上であるので脆性の影響もない と考えられる。

2.4.4 原子炉ウェル代替注水系の監視方法について

原子炉ウェル代替注水系の使用時における監視は,大量送水車付属の流量計, 原子炉ウェル水位計と,ドライウェル温度(SA)(ドライウェル上部温度)によ り行う。大量送水車で注水する際に流量計で注水流量を調整し,原子炉ウェル水 位計により原子炉ウェル水位を監視すると同時に,ドライウェル温度(SA)(ド ライウェル上部温度)の指示によりドライウェル主フランジが冷却されているこ とを確認し,原子炉ウェル代替注水系の効果を監視する。

2.5 参照文献

No.	文献	参照箇所
1	中部電力株式会社 2009 年 6 月 23 日プレスリリース参考資料 「浜岡 原子力発電所 4,5 号機 気体廃棄物処理系における水素濃度の上昇に 対する原因と対策について」	添付1 浜岡原子力発電所4/5号機 で発生したOG系トラブル について
	Thomas K. Blanchat and Asimios C. Malliakos "Testing a Passive	添付2 静的触媒式水素処理装置の 最高使用温度について
2	Autocatalytic Recombiner in the Surtsey Facility", Nuclear Technology vol 129. Mar. 2000	2.2.3(4) P A R の反応開 始遅れの影響
		添付11 静的触媒式水素処理装置 動作監視装置について
3		
4		
5		
6		
7		
8		

格納容器の漏えい箇所の選定について

格納容器の水素の漏えい箇所は、以下の考え方に基づき選定している。

1. 格納容器バウンダリ構成部を踏まえた選定

格納容器のバウンダリ構成部である構造部及びシール部に対して,「限界温度・圧力 評価」にて設定した限界温度及び,限界圧力を踏まえると,シール部の限界よりも構造 部の限界の方が十分裕度があることが確認されている。

このことから、格納容器からの漏えい箇所としては、シール部からの漏えいを選定する。

2. 機能喪失要因を踏まえた選定

シール部の機能喪失要因としては、格納容器内圧の上昇に伴いハッチ類のフランジ部 で生じる「変形」とシール材の「高温劣化」による機能低下がある。このうちシール材 の「高温劣化」は、劣化により材料そのものにリークパスが生じる場合と、材料そのも のにリークパスは生じないものの、変形に対する追従性が低下する場合の2つが想定さ れる。

表1に評価対象部位とそれぞれの部位に対して想定される機能喪失要因を整理した 結果を示す。ハッチ類(シール部)と配管貫通部(シール部)は、材料そのものにリー クパスが生じない場合であっても、フランジの変形と高温劣化による追従性の低下が重 畳することでシール機能喪失に至る可能性があることから、電気配線貫通部及び原子炉 格納容器隔離弁よりも相対的にシール機能喪失のポテンシャルが大きい。

本評価では、圧力と温度の上昇に対応して格納容器の漏えい率を設定していること及び上述のとおりシール機能の喪失要因として変形と高温劣化の重畳が支配的であることから、シール部の機能喪失要因として「変形」を伴う機器を選定する。

1. 及び2. から、ハッチ類(シール部)と配管貫通部(シール部)を選定する。

評価対象部位		機能喪失要因			
		構造部	シール部		
原子炉格納容器本体	一般部,構造不連続部	延性破壊	-		
	ベント管ベローズ	疲労破壊	-		
ドライウェル主フランジ		延性破壊	変形, 高温劣化		
ハッチ類	機器搬入口	延性破壊, 座屈	変形, 高温劣化		
	所員用エアロック	延性破壊	変形, 高温劣化		
	逃がし安全弁搬出ハッチ	延性破壊, 座屈	変形, 高温劣化		
	制御棒駆動機構搬出ハッチ	延性破壊	変形, 高温劣化		
配管貫通部	接続配管	延性破壊	-		
	スリーブ	延性破壊	—		
	平板類, セーフエンド	延性破壊	変形, 高温劣化		
	ベローズ	疲労破壊	—		
電気配線貫通部	スリーブ	延性破壊	—		
	アダプタ,ヘッダ	乙元为十乙十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	高温劣化		
	モジュール) 迎江土收场			
原子炉格納容器隔離弁		延性破壊	高温劣化		

表1 評価対象における機能喪失要因

3. 開口量評価を踏まえた選定

2. で選定した評価対象部位について、「限界温度・圧力評価」におけるシール部の開口量評価結果を表2に示す。

配管貫通部のうち, X-23A~E及び X-107 は,許容開口量に対して裕度があり,口径も 小さいことから漏えいポテンシャルは十分低いと判断できる。

以上から、格納容器からの水素の漏えい箇所として6部位を選定する。

参考資料1

評価対象部位		①開口量 (mm)	②許容開口量 (mm)	裕度 (②/ ①)	口径 (mm)	選定対 象
ドライウェル						対象
主フランジ						-
ハッ	機器搬入口					分免
チ類	(X-4A, B)					八家
	所員用					计色
	エアロック(X-5)					刘家
	逃がし安全弁	长线马马顿几才 广	云华丰河江			計角
	搬出ハッチ(X-3)	1歲子的放入口 (11、衣計1四		_		刘家
	制御棒駆動機構					山舟
	搬出ハッチ(X-6)					刈家
配管 貫通	X-7A, B*					対象
部	X−23A~E					対象外
	X-107					対象外

表2 シール部の開口量評価結果

※X-7A, Bは、サプレッションチェンバアクセスハッチの貫通部番号を示す。

4. 各解析条件における漏えい箇所

各解析条件で想定する漏えい箇所は以下としている。

<PARの設計条件>

表2より,許容開口量に対する裕度及び口径から漏えいポテンシャルが最も大き いと考えられるドライウェル主フランジを漏えい箇所とする。

<有効性評価結果を踏まえた条件>

3. で選定した6部位を漏えい箇所とする。

燃料取替階大物搬入口及びトーラス室上部ハッチについて

島根原子力発電所2号炉の原子炉建物4階(燃料取替階)の大物搬入口はグレーチン グであり、通常運転中に地震が発生しても閉鎖することはない。原子炉建物4階(燃料 取替階)平面図を図1に、グレーチング敷設状況を図2に示す。

また、トーラス室上部ハッチは内部溢水対策によりグレーチングハッチに変更したため、大物搬入口と同様に通常運転中に閉鎖することはない。原子炉建物1階平面図を図3に、トーラス室上部ハッチ開口状況を図4に示す。

なお,原子炉建物大物搬入口及びトーラス室上部ハッチに係る記載については,詳細 設計段階において検討する。



図1原子炉建物4階(燃料取替階) 平面図







図3 原子炉建物1階 平面図



図4 トーラス室上部ハッチ外観

PAR内部での再結合処理の律速過程について

このように内部に大量の触媒を充填したNIS社製PARの触媒カートリッジの構造上の特長から、カートリッジ内部に到達した水素は速やかに再結合され、処理量は触 媒カートリッジ間の流路のガス主流からカートリッジ表面への拡散速度により律速されるものと推定される。

この場合には動作中のPARでは、ガスの入口に近いカートリッジ下部では主流の水 素濃度が高いうえに、濃度境界層が未発達であるために多くの水素がカートリッジ内に 到達し再結合され反応熱が多く生成する一方、出口に近いカートリッジ上部では、主流 の水素濃度が低下すると共に、濃度境界層が発達することにより、カートリッジに到達 する水素が少なく、発熱も少ないと予想される。(図1)

図2に示すKALI試験では、触媒カートリッジの温度については上流側(カートリ ッジ下部)で高温となるのに対して、ガス温度については下流側(カートリッジ上部) で高温となっており、上記を裏付ける結果となっている。(触媒表面での反応が支配的 であれば、ガス中の水素濃度、境界層の影響は小さく、触媒が一様に充填されているの で触媒の温度分布も平坦となると考えられる。)

以上より、PAR内部での水素処理の過程では、触媒担体の細孔内での拡散やパラジウム触媒表面での反応は律速ではなく、ガス中の拡散が支配的であると判断できる。





図2 PAR内部分布の例(KALI試験 N06-22)

GOTHICコードについて

1. はじめに

原子炉建物水素対策の有効性を評価するための熱流動解析において、米国EPRI (Electric Power Research Institute)により開発された汎用熱流動解析コード「G OTHIC (Generation of Thermal-Hydraulic Information for Containments)」を 用いている。以下に本解析コードを用いる妥当性を示す。

- 2. 計算機コードの特徴
 - (1) 概要

本解析コードは、気相、液体連続相、及び液体分散相(液滴)の3相について、 各々、質量、運動量、エネルギーの3保存式を解く、完全3流体(9保存式)解析 コードである。

各相間の質量,運動量,エネルギーの移動は構成式で表され,これにより,凝縮・ 沸騰現象や,液滴による気体の引き込みなど,複雑な混相流現象を模擬することが できる。また,ファン・水素再結合器などの機器モデルが組み込まれており,これ らの機器の機能を模擬できる。

このような基本構成により,原子炉建物内における気液混相の熱流動を取り扱う ことができる。

(2) 流体

前述のように、本解析コードは気相及び液相の熱流動を取り扱うことができる。 このうち気相については、蒸気だけでなく水素、窒素、酸素などの様々なガスが混 合した多成分ガスとして取り扱うことができる。

(3) 伝熱

流体の各相間の伝熱(エネルギー移動)は、(1)で記述したように構成式で表される。

流体と壁面等の構造体との間の伝熱は,壁面熱伝達モデルにより評価する。壁面 熱伝達モデルは,自然対流熱伝達,強制対流熱伝達,凝縮熱伝達などのモデルが組 み込まれており,流体と構造物の間の熱伝達,壁面近傍の蒸気の凝縮などを考慮で きる。

また、構造物内部の熱伝導を考慮できる。

(4) 形状モデル

本解析コードの形状モデル例を図1に示す。GOTHICでは、区画を複数ボリ ユーム(サブボリューム分割)として扱う分布定数系モデルと、区画を1ボリュー ムとして扱う集中定数系モデルがあり、解析内容に応じて適切にモデル化すること が可能である。 このうち、分布定数系モデル(サブボリュームモデル)は、いわゆる直交系の構 造格子モデルであり、3次元の流体挙動が計算される。分布定数系モデルにおいて は、各サブボリュームの体積や高さなど、また、サブボリューム間の流路面積や水 力等価直径などの形状パラメータを設定することにより、当該部の3次元形状をモ デル化することが可能である。さらに、乱流モデル及び分子拡散モデルが組み込ま れており、乱流拡散及び分子拡散による質量・運動量・エネルギーの移動を考慮可 能である。また、壁面摩擦モデルや局所圧力損失モデルにより、壁面と流体との相 互作用や、流路内の構造物を通過することによる運動量・エネルギーの損失を考慮 可能である。さらに、各相間の界面を通じた質量、運動量、エネルギーの移動が考 慮されている。各サブボリュームについてこれらのモデルを含む質量・運動量・エ ネルギーの保存式を計算することにより、3次元熱流動を評価する。

集中定数系においては、各区画・各相について質量とエネルギーの保存式が計算 される。一方、集中定数系の区画間の流れはフローパスモデルで模擬する。フロー パスは、各相について1次元の運動量の保存式が計算され、壁面摩擦モデル、局所 圧力損失モデル、各相間の界面を通じた運動量の移動などが考慮されている。また、 区画と境界条件とを接続することにより、境界との流体の流入・流出が計算される。 フローパスは1次元の流れであるが、場合によって、これらを複数設置することに より、区画間の循環流れ等も模擬することができる。



(5) 境界条件

流出入境界から流入する流体の種類,流量,エネルギーなどを設定できる。また, 圧力境界条件により,境界での流体の圧力などを設定できる。一方,熱伝導体の境 界においては,境界での熱流束,温度などを設定可能である。

(6) 機器モデル

ファンや水素再結合器などの機器を模擬できる。ファンモデルは、フローパスに 流入・流出する流量を制御できる。水素再結合器モデルは、当該モデルに流入する 水素と酸素の結合反応及び上記結合反応によって生じる反応発熱を制御できる。
3. 本解析コードの妥当性確認

原子炉建物水素対策の有効性を評価するための熱流動解析に本解析コードを用いる ことの妥当性を確認するため、基本的な物理現象である3次元的な流動によるガスの流 動・拡散現象、ガスの熱流動と水素ガス濃度変化への影響が大きい水蒸気の壁面熱伝達 による凝縮及び構造体内部熱伝導、PARモデルに着目する。

(1) 3次元流動解析への適用性

原子炉建物内では、格納容器などから漏えいしたガスが拡散し混合する。原子炉 建物水素対策の有効性評価では、原子炉建物4階に対して、複数ボリューム分割で きる分布定数系モデルを適用することで、水素や水蒸気などガスのボリューム間の 拡散・混合を解析可能である。

ガスの拡散・混合に関する代表的な総合効果試験として NUPEC 試験がある(図2 参照)。NUPEC 試験は、表2及び図3~5に示すように、25の区画に分割された試 験体系において、ガス放出の有無、放出ガスの種類(水蒸気または水素の代替とし てのヘリウム)やスプレイの有無などを考慮した試験が行われ、雰囲気圧力・温度 やガス濃度分布が測定されている。ここでは、水蒸気及び水素の代替としてのヘリ ウムの両方を放出し、かつスプレイを想定しない点で、原子炉建物水素対策の想定 条件に近い試験ケース Test M-4-3 を対象に、解析の試験データとの比較を行った。

Test M-4-3の試験条件を以下に示す。

- •初期圧力:101(kPa(abs))
- 初期温度:28(℃)
- ・蒸気の放出条件:0.33(kg/s) (1800sec で停止)
- ・ヘリウムの放出条件:0.03(kg/s) (1800sec で停止)
- ・ガス放出区画:図4参照
- ・スプレイ:無し

以上より,格納容器漏えいによる水素や水蒸気の放出を想定して,ガス拡散・混 合を評価する原子炉建物水素流動解析に本解析コードを適用するのは妥当である。

ノード番号	区画
1	炉内計装チェイス
2	CV サンプ ポンプ室
3	一般部(下部) C
4	一般部(下部) D
5	一般部(下部) A
6	一般部(下部) B
7	SG 基礎部 C
8	SG 基礎部 D
	(Test M-4-3 ガス放出区画)
9	CV 冷却材 ドレンタンク
10	SG 基礎部 A
11	SG 基礎部 B
12	一般部(上部) C, D
13	一般部(上部) A,B
14	SGループ室 C
15	SG ループ室 D
16	加圧器室(下部)
17	SG ループ室 A
18	SG ループ室 B
19	キャビティ
20	SG 煙突部 C
21	SG 煙突部 D
22	加圧器室(上部)
23	SG 煙突部 A
24	SG 煙突部 B
25	ドーム部

表1 NUPEC 試験体系の内部区画(出典: [1] Table 3-2)



図3 NUPEC 試験体系の概要(出典:[2]Fig. 17-1)



図4 NUPEC 試験体系における区画と開口部(出典:[2]Fig. 17-2)



図5 NUPEC 試験体系におけるヘリウム濃度及び圧力の計測点(出典:[3]図3.1.4)

図6 NUPEC 試験の解析モデル概要(出典:[2]Fig. 17-3)

図 7 NUPEC 試験の解析モデルにおける分布定数系によるノード分割(出典: [2]Fig. 17-4)

図8 格納容器圧力(出典:[2]Fig. 17-16)

図9 格納容器温度(出典:[2]Fig. 17-17)



(2) 水蒸気凝縮(壁面熱伝達)への適用性

凝縮熱伝達モデルとして, DLM-FM モデル (Diffusion Layer Model with enhancement due to filmroughening and mist generation in the boundary layer)を使用した。 本モデルは、液膜の擾乱や壁面付近での液滴発生を考慮した最適評価モデルである。 本モデルで評価した凝縮熱伝達について、個別効果試験データとの比較を図 11 に 示す。比較する試験パラメータの範囲を以下に示す。

図に示すとおり、ほとんどの試験データに対して約20%以内で予測できている。 原子炉建物水素対策の有効性評価で想定されるパラメータ範囲は、以下に示すよう に試験パラメータの範囲を概ね満たすことから、本モデルを適用するのは妥当であ る。

図11 DLM-FM モデルの試験データとの比較(出典:[2]Fig. 5-40)

(3) 構造体内部熱伝導

原子炉建物4階の壁及び天井の構造体を熱伝導体とみなし、GOTHICコードに 内蔵されている1次元熱伝導モデルを使用している。

円筒の熱伝導体において,熱伝導体の初期温度を 500(F),熱伝導体周りの流体温 度を 200(F)とした条件で,GOTHICコードで評価した円筒中心の温度の時間変 化と理論解との比較を図 12 に示す。GOTHICコードは理論解とよく一致してお り,原子炉建物水素対策の有効性評価の中で,構造体内部熱伝導へ本モデルを適用す ることは妥当である。



図 12 円筒中心温度の1次元熱伝導モデルによる計算結果(変数名:TA3) と解析解(変数名:TC3T)との比較(出典:[2] Fig. 4-11)

(4) PARモデル

原子炉建物4階(燃料取替階)のような相対的に広大な空間に設置されたPARに よる水素再結合挙動を、本解析コードによって適切に行えるかどうかについては、以 下の2つの点に着目して検討する必要がある。

- ・本解析コードでモデル化するPARにおいて、本来、PAR内部で生じている ような局所的な熱・流動影響を伴う水素・酸素再結合を取り扱えるか
- ・PARの大きさに対して、相対的に空間スケールの大きい「粗メッシュ」モデ ルによっても、適正なPAR流入気体条件(水素,酸素濃度,気体温度,圧力) を与えることができるか
- 以下では、これらの観点に対しての考察・検討を示す。

① PAR内の局所流動の扱い

PARの内部においては、カートリッジにおける水素・酸素の再結合開始に伴い、 カートリッジでの再結合熱の流入気体への伝熱、伝熱に伴う気体の浮力による上昇流 の発生、及び上昇流に対する流動抵抗の発生等、複雑な熱流動が発生していると考え られる。

KALI試験^[4]でのPARの水素処理量の基本式についての妥当性検証解析においては、試験容器容積とPARの入口において計測された水素濃度の変化、気体温度及び容器内の気体圧力(図13)より求めた処理速度の実験値と、試験条件(温度、圧力は代表値)を相関式への入力値として与えて算出した処理速度を比較しており、これによって相関式の妥当性が確認された。すなわち、PAR内部の複雑な流動の結果としての水素処理容量をPARの入口において計測された水素濃度、気体温度及び気体圧力の関数として整理して与えたものが、水素処理容量相関式である。水素処理容量相関式はPAR内の浮力や流動抵抗などの局所流動及び水素処理特性を内包しており、PAR入口条件として水素濃度、気体圧力、気体温度を与えれば、これらのPAR内部の局所性を陰に含んだ形で、当該PAR水素処理容量を得ることができるように配慮されている。



図13 KALI試験の計測位置

② GOTHICにおけるPARのモデル化

GOTHICにおいては、NIS社製のPARによる水素処理相関式を、機器モデルの一つである Volumetric Fan モデル及び Hydrogen Recombiner モデルで模擬している。GOTHICにおけるPARの組込みロジックを図 14 に示す。

まず、Volumetric Fan モデルによる体積流量の制御を使用して、Fischer^[5]の相関 式に示されるPAR入口から自然に引き込まれる体積流量を模擬し、次に、Hydrogen Recombiner モデルを使用して、Volumetric Fan モデルで模擬した体積流量、PAR 入口の水素濃度などのパラメータから上記の相関式で計算される水素処理容量を模 擬している。

図14 PARの組み込みロジック

③ GOTHICのオペフロ解析モデルとPARモデルの関係

上記②により、GOTHICコードにおいて、PARの水素処理容量相関式を忠実 にモデル化していることが確認された。また、①により、PAR入口の水素濃度、気 体圧力、気体温度を与えれば、適正な水素処理容量を計算できることが確認された。

GOTHICによるPARの解析においては、オペフロ内のサブボリュームの大き さは、PARの大きさと比較して大きく、PAR入口部を局所的にモデル化はしてい ない。すなわち、PARの水素処理量を適正に評価するためには、PARの入口条件 を適切に評価する必要がある。これについて考察を行った。

PARモデルでは、フローパスの入口と出口を同じサブボリュームに接続し、同サ ブボリュームの水素濃度・酸素濃度・温度をPAR入口の条件として使用している。 PARが設置される実機建物体系では、作動中のPAR排気は周囲雰囲気に比べて高 温であるので、上方へ立ち昇って行き、PARの周囲に留まることはないと考えられ るため、このようにPAR設置ボリュームに排気を混合させるモデル化は、以下に示 すとおり保守的な設定と考える。

水素濃度

PARで処理され水素濃度が低くなったガスが、フローパスの出口より同サブボ リュームに排出され混合する。そのため、同サブボリュームの水素濃度は、実際 のPAR入口の水素濃度よりも低くなり、相関式で計算した水素処理容量が小さ くなるため保守的な設定と考える。

酸素濃度

PARで処理され酸素濃度が低くなったガスが、フローパスの出口より同サブボ リュームに排出され混合する。そのため、同サブボリュームの酸素濃度は、実際 のPAR入口の酸素濃度よりも低くなり、PARの起動の観点で保守的な設定と 考える。ただし、島根原子力発電所2号炉の場合、水素発生量に比べて十分な酸 素量を有しており、酸素濃度による影響はない。

· 気体温度

GOTHICモデルにおいては、PARの水素・酸素再結合による発生熱量が、 サブノード内の気体全体を加熱するため、PAR出口温度については、実際より も低く評価され、浮力による上昇速度が実際よりも小さくなる。これは、原子炉 建物4階(燃料取替階)内の気体の混合性を小さくする。水素濃度分布の局所化 や成層化の観点からは、原子炉建物4階(燃料取替階)内の気体の混合性が促進 されないほうが一般に厳しい評価となると考えられる。 また、PARに流入する気体温度の観点からは、実際よりも高温な気体がPAR

に流入することになり、これはPARの水素処理速度を実際よりも低下させる方向に作用するため保守的な設定と考える。

• 気体圧力

解析においては、サブボリューム内の気体圧力は一定である。一方、実際の流動においては、圧力に分布がある。しかしながら、解析対象としているような、 解放空間における空間内の圧力差は小さく、圧力分布を均一に扱っている影響 は僅少と考えられる。

④ PAR設置状態における総合的な解析能力

3. (1)に示したNUPEC試験についての解析は、上記の①~③が適合する状況で行われたものであり、この結果は、3. (1)で先述のように、GOTHICで適切なPAR 解析を行い得ることを示している。

以上から、GOTHICコードによるPAR解析については、

- ・PAR内の局所性については、PAR入口条件に縮約された水素処理容量相関式 により、
- ・PAR周囲を比較的粗メッシュで扱っていることについては、その設定がPAR の水素処理量や原子炉建物4階(燃料取替階)内のガス混合性を低く見積もる定 性的傾向があることにより、

評価モデルとしては適正であることを示した。

また,総合的な評価能力については、3.(1)の実験解析により,適切な解析能力 があることを示した。

以上の検討から、GOTHICにおけるPARのモデル化、及び同モデルを用いての水素・酸素再結合解析は適正に実施できる。

参考文献

- [1] NUPEC, "FinalComparison Report on ISP-35: NUPEC Hydrogen Mixing and DistributionTest (TestM-7-1)", CSNI Report NEA/CSNI/R(94)29, December, 1994.
- [2] Electric Power Research Institute, Inc., "GOTHIC THERMAL HYDRAULICS ANALYSIS PACKAGE QUALIFICATION REPORT Version 8.1(QA)", NAI 8907-09 Rev 14, September 2014
- [3] 独立行政法人原子力安全基盤機構溶接部等熱影響部信頼性実証試験(原子炉格納容 器)に関する報告書(平成4年度),平成5年3月
- [4] EPRI and EDF, "Generic Tests of Passive Autocatalytic Recombiners (PARs) for CombustibleGas Control in Nuclear Power Plants", June 1997.

[5] K. FISCHER, "QUALIFICATION OF A PASSIVE CATALYTIC MODULE FOR HYDROGEN MITIGATION", Nuclear Technology VOL.112, Oct. 1995

重大事故等時に発生が想定されるガス等による被毒について

パラジウムを触媒として使用するNIS製のPARに対しては、ハロゲンをはじめと する反応阻害物質による水素処理性能への影響が知られていることから、反応阻害物質 として炉心損傷時の核分裂生成物のハロゲンの大部分を占めるよう素による影響につ いて確認を行っている。

一方、よう素以外の重大事故等時に発生が予想されるガス等によるパラジウム触媒への被毒について、Southern Nuclear Engineering (SNE)の試験にて評価が行われていることから、その試験結果を基に格納容器から原子炉建物内にガス等が放出された場合の影響について確認を行った。

1. 対象とする化学物質

1997 年 5 月 22 日に EPRI (米国電力研究所)によって発行された文献によると, Southern Nuclear Engineering (SNE)の試験において、プラントで一般的に使用される 化学物質(有機溶剤,機械油等)とLOCA後の核分裂生成物がパラジウム触媒の水素 除去効率へ及ぼす影響について評価を行っている。

対象とした化学物質は表1のとおりであり,加圧水型軽水炉の格納容器内で存在また は発生しうる一般的に使用される化学物質とLOCA後の核分裂生成物(ハロゲンを除 く)を,触媒活性への影響に関わらず選定している。

なお,ここでは格納容器から原子炉建物内への漏えいを想定し,表1のうちガスと揮 発性の高い液体について,パラジウム触媒に与える影響の確認を行う。



表1 SNE 試験で確認した化学物質

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

参考 5-1

162

2. 試験方法

SNE 試験では、図1に示す試験装置を用い、一定時間水素及び化学物質を触媒試験体 に通過させ入口及び出口の水素濃度を測定することで、触媒試験体の水素処理性能の変 化を測定している。触媒試験体は円筒形の触媒ペレットを充填したものを使用している。 試験条件を表2に示す。



図1 試験装置概要

表2 試験条件

入口温度	
入口水素濃度	
入口流量	
触媒の種類	
触媒寸法	
化学物質濃度	
試験時間	

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

参考 5-2 **163** 3. 試験結果

ガス及び揮発性の高い液体について、パラジウム触媒に対する水素処理性能の低下率を確認したところ、図2のとおりであり、性能低下は 未満であった。

図2 ガス及び揮発性の高い液体の水素処理性能低下率

重大事故等時に発生が想定されるガス等による影響
SNE 試験結果により、よう素以外の重大事故等時に発生が想定されるガス等はパラジウム触媒の水素処理性能に対し有意な影響を及ぼさないと考える。

なお、化学物質のうち一酸化炭素を想定した場合、島根原子力発電所2号炉において、 MCCI により発生する一酸化炭素は、原子炉建物4階(燃料取替階)に全量漏えいする ことは考えにくいが、仮にPARの触媒に対して最も厳しい条件である原子炉建物4階 (燃料取替階) へ全量漏えいするとした場合、一酸化炭素濃度は約1.5×10⁻⁴ kg/m³程 度であり、SNE 試験条件の に比べて十分に低い濃度であることが確認され た。また、PARの個数は、反応阻害ファクタとして保守的に0.5 (50%の性能低下) を考慮して算出している。

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

参考 5-3

1. PAR設置箇所の考え方(階層)

原子炉建物内の水素ガス流路のイメージ図を図1,図2に示す。原子炉格納容器の各 ハッチ等から漏えいした水素を含む高温のガスは、原子炉建物4階(燃料取替階)に上 昇すると考えられることから、原子炉建物4階(燃料取替階)にPARを設置する。







2. PAR設置箇所の考え方(高さ方向)

電共研^{**1}において, PARを燃料取替階の下層部に設置した場合と上層部に設置した 場合の解析を実施している。解析条件を表1に,解析モデルを図3及び図4に,境界条 件を図5に示す。また,解析結果の断面位置を示した解析モデル拡大図を図6に,解析 結果を図7-1及び7-2に示す。

図 7-1 に示すとおり、PARを下層部に設置した場合、原子炉格納容器から漏えいした高温の気体及びPARの再結合処理に伴う高温の排気による上昇流と、上昇した気体が天井及び側壁にて冷却されることで発生する下降流により、燃料取替階の雰囲気全体を混合する自然循環流が生じ、水素濃度がほぼ均一になっていることがわかる。

一方, PARを上層部に設置した場合は, 図7-2に示すとおり, PARの再結合処理 に伴う排気による上昇流は天井までの移動距離が短くなり, 燃料取替階の自然循環流が 弱まるため, 高温かつ水素濃度の低いPARの排気ガスが天井付近に蓄積し, 温度成層 効果により原子炉格納容器から漏えいした水素の上昇が抑制され, PAR下端レベルよ り下側に高濃度の水素が蓄積する結果となっていることがわかる。

以上のことから,高さ方向のPARの設置箇所は,より自然循環流が発生しやすい燃料取替階の下層部へ設置することとする。

※1:電共研「シビアアクシデント時の水素処理技術の開発」(平成26年3月)

分類	項目	条件

表1 解析条件

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

参考 6-2



図3 解析モデル(平面図)

図4 解析モデル(断面図)

 叉	5 境	界条件	

参考6	-3
-----	----



図6 解析モデル拡大図(平面図)



図 7-1 PARを下層部に設置した場合

参考	6 - 4
168	

図 7-2 PARを上層部に設置した場合

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

参考 6-5

169

3. PAR設置箇所の考え方(水平方向)

燃料取替階の下層部について,現場調査した結果を図8に示す。着色部については, 下記①~③の理由で,設置困難箇所であることを確認した。

<設置困難箇所の理由>

①定期検査等において,通行や他設備の点検作業の支障となる。(図中 部)
②水素濃度,放射線量の監視の支障となる。(図中 部)
③冷却機等の既存設備に干渉する。(図中 部)

設置困難箇所以外から、PARの点検スペースが比較的確保しやすい箇所を抽出した 上で、燃料取替エリアと原子炉補助エリアの空間容積比を考慮した台数のPARを可能 な範囲で分散配置させるように設置箇所を選定した。



図8 現場調査結果 (燃料取替階)

4. 解析モデル設定の考え方

燃料取替階の形状を踏まえたサブボリュームの分割の考え方を表2に示す。また, 表2の考え方に基づき設定した解析モデルを図9に示す。

水平方向(第1,2層)	高さ方向(断面図)

表2 サブボリューム分割の考え方

図9 解析モデル

上記 1. ~3. に基づき PARを設置し, 4. の解析モデルに基づき水素濃度解析を実施した結果,燃料取替階における水素濃度は可燃限界未満になることを確認したことから, PAR設置箇所は妥当であると考える。

参考	6-	7
171		

粒子状物質の触媒性能への影響について

粒子状物質は、原子炉格納容器内での沈着や原子炉格納容器スプレイによりほぼ除去 されることから、原子炉棟への漏えい量はごく少量と考えられる。また、触媒の性能低 下は、粒子状物質によるパラジウムの物理的閉塞により発生するものであり、以下2点 の理由により、触媒性能への影響は小さいと考える。(図 10 参照)

 ①PAR内部(カートリッジ間)に発生する上昇気流により, PARの下部から 上部へ運ばれる粒子状物質は、触媒カートリッジを鉛直に設置することで、拡散し やすいガス状物質とは異なり、触媒面への付着(触媒性能低下)が抑制される。
②カートリッジ内部には触媒を充填しているため、水素及び酸素に比べて粒径が大き い粒子状物質は、開口部近傍の触媒面に付着するが、粒径が小さい水素及び酸素は、 より内側の触媒面にて反応するため、触媒性能は低下しにくい構造となっている。



図10 触媒カートリッジへの流入概略図